修士学位論文

ATLAS 実験初期データを用いた超対称性粒子の発見能力と バックグラウンドの評価に関する研究

東京大学 大学院 理学系研究科 物理学専攻 小林研究室

麻植 健太

2007年1月

概 要

欧州原子核研究機構 (CERN) の大型陽子陽子衝突型加速器 (LHC) で ATLAS 実験が 2007 年 より開始される。LHC は重心系衝突エネルギーが 14TeV という世界最高エネルギーを持つ加 速器であり、ヒッグス粒子、超対称性粒子 (SUSY 粒子) などの新たな物理現象の発見が期待さ れている。

実験初期で SUSY 粒子の発見を目指すため、本論文ではモンテカルロシミュレーションを用 いて、積分ルミノシティ1 fb^{-1} での SUSY の発見能力を論じる。その際、モンテカルロにはい くつかの不定性があるので、その系統誤差の大きさを見積もった。また、モンテカルロの不定性 をできるだけ避けるため、実験データからバックグラウンドの大きさを見積もる研究を行った。 それらの系統誤差、バックグラウンド見積もりの不定性を含めてカットの最適化を行い、発見 能力を見積もった。解析の結果、ATLAS では $1fb^{-1}$ で $M_{SUSY} \sim 1.4$ TeV の SUSY 粒子が発見 可能であることがわかった。また、SUSY 探索の際、非常に重要になる消失横運動量 (Missing E_T)を実験初期に実証することが必要である。本論文では、W+jet の横方向質量 (Transverse Mass) 分布を用いて、Missing E_T の分解能の見積もりを行った。解析の結果、横方向エネル ギー和 ($\sum E_T$) ~ 600GeV 程度まで、誤差 10% 程度で決められることがわかった。

目 次

第1章	序論	2
1.1	標準理論....................................	2
1.2	大統一理論と超対称性粒子..............................	3
1.3	本論文の構成	4
第2章	超対称性粒子	5
2.1	超対称性のモデル....................................	5
	2.1.1 SUSY 粒子の崩壊	9
	2.1.2 SUSY の発見モード	11
2.2	SUSY の発見に用いられる物理量	11
	2.2.1 Missing E_T	11
	2.2.2 High P_T jet と jet 数	11
	2.2.3 Transverse sphericity	12
	2.2.4 Effective mass	12
第3章	LHC 加速器と ATLAS 検出器	14
3.1	LHC	14
3.2	ATLAS 検出器	15
	3.2.1 マグネットシステム	16
	3.2.2 内部飛跡検出器	17
	3.2.3 カロリメータ	18
	3.2.4 ミューオン・スペクトロメータ	21
	3.2.5 トリガー	21
第4章	検出器シミュレーションと再構成	24
4.1	Full simulation	24
	4.1.1 キャリブレーションと補正	24
	4.1.2 クラスターの生成とノイズ除去	25
	4.1.3 Jet 再構成のアルゴリズム	26
	4.1.4 レプトンの再構成	27
4.2	Fast simulation	28
	4.2.1 Jet の再構成	28
	4.2.2 Electron, muon, photon の再構成	29
	4.2.3 Missing E_T の再構成	29
第5章	シグナルとバックグラウンドの生成	30
5.1	SUSY シグナル	30
5.2	バックグラウンド.................................	30

	5.2.1	イベント生成	31	
	5.2.2	MLM Matching	34	
第6章	Missi	ng E_T	35	
61	6.1 Missing E_T			
0.1	611		37	
	612		37	
	613	カ科化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38	
6 2	0.1.5 宇 齢 で		38	
0.2	天雨 C	描写向哲曼 (Transverse Mass)	38	
	622	(TAILSVEISE MASS) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	42	
	0.2.2		42	
第7章	SUSY	【発見能力と系統誤差	46	
7.1	イベン	′ト セレクションと発見モード	46	
7.2	セレク	'ションの最適化	47	
7.3	SUSY	発見能力	49	
7.4	系統誤	差の評価	50	
	7.4.1	バックグラウンド生成の不定性	50	
	7.4.2	シグナルの系統誤差	52	
	7.4.3	系統誤差を含めた発見能力..........................	52	
第8章	バック	⁷ グラウンドの評価	55	
8.1	1 lepto	on mode	55	
	8.1.1	コントロールサンプル	55	
	8.1.2	Transvese Mass のカット	57	
	8.1.3	SUSY シグナルの効果	58	
	8.1.4	1 lepton mode でのバックグラウンドの評価を考慮した発見能力	58	
8.2	0 lepto	$ \mathbf{n} = \mathbf{n} \mathbf{n} \mathbf{n} \mathbf{n} \mathbf{n} \mathbf{n} \mathbf{n} \mathbf{n}$	58	
	8.2.1	W プロセスの評価	59	
	8.2.2	Zプロセスの評価	63	
	8.2.3	MC の統計誤差を用いた W.Z の評価	65	
	8.2.4	$t\bar{t}$ プロセスの評価	67	
	8.2.5	MC を用いた fitting	68	
	8.2.6	0 lepton mode でのバックグラウンドの評価を考慮した発見能力	69	
	0.2.0		50	

第9章 まとめ

70

図目次

1.1 1.2	標準理論の粒子	2
1.2)
2.1	SUSY 粒子の質量の発展	7
2.2	$tan\beta = 10 \ \mathfrak{CO} \ \tilde{g}, \ \tilde{q} \ \mathfrak{O}$ 質量 8	3
2.3	SUSY 粒子の生成	3
2.4	SUSY 粒子生成の断面積)
2.5	SUSY 粒子の崩壊)
2.6	$\tilde{\chi}^{\pm}, \tilde{\chi}^0$ の崩壊)
2.7	Leading jet $\mathcal{O} P_T$ 分布 (SUSY シグナルとバックグラウンド)	2
2.8	Transverse Sphericity 分布 (SUSY シグナルと QCD バックグラウンド) 12	2
2.9	Effective mass $\mathcal{OL} - \mathcal{OL} M_{susy} \dots \dots$	3
3.1	LHC 加速器 12	1
3.2	CMS 15	ĩ
3.3	Alice	ź
3.4	LHC-B.	, 5
3.5	ATLAS 測定器	ŝ
3.6	マグネットの構造	7
3.7	nと磁場積分強度の関係	7
3.8	X-Y 平面の磁束の構造 (z=10.5m)	7
3.9	内部飛跡検出器の構造 18	3
3.10	カロリメータの構造)
3.11	EM calorimeter)
3.12	タイルカロリメータ)
3.13	タイルカロリメータの構造 21	L
3.14	ミューオン・スペクトロメータの全体図	2
3.15	ミューオン・スペクトロメータ (R-Z 断面図)	2
3.16	ATLAS のトリガーシステム	3
11	キャリブレーションのウェイトと Missing T 分解的 00	
4.1	キャリノレーションのウェイトと Missing L_X 万解能 $\dots \dots \dots$)
4.2	20 J9F2FMD9JM9JX99J9 20)
5.1	Matrix Element \succeq Parton shower	2
5.2	Factorization $\mathcal{A}\mathcal{F}-\mathcal{W}$	3
61	SUSV シグナルとバックグラウンドの Missing F	5
0.1 6 9	SUBI シップルとハッツソフラノドの IMISSINg L_T)
0.2	ノッドモノッナルの刀印 30 Missing F シフト	נ 7
0.0	$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}$	1

6.4	di-jets, SUSY, $t\bar{t}$ サンプルの Missing E_T 分解能
6.5	シャワーのカロリメータからの漏れ
6.6	di-jet イベントでの Missing E_T テイル 39
6.7	Tevatron での検出器の効果 39
6.8	W+jet の Transverse Mass を用いた分解能の検証 39
6.9	$\sum E_T = 100 \sim 600 \text{GeV}$ での M_T の分布
6.10	Missing E_X の分解能
6.11	W プロセスと $t\bar{t}$ プロセスの Transvarse Mass 分布
6.12	$t\bar{t} + jets$ を含めたときの Missing E_X の分解能
6.13	Z 不変質量と Missing E_T スケールの依存性
6.14	Z 不変質量分布
6.15	ミニマムバイアスイベントの Missing E_T
6.16	ミニマムバイアスイベントの Missing E_X 分解能 \ldots \ldots \ldots \ldots 4
7.1	0 lepton モードでの最適 Missing E_T カット
7.2	1 lepton モードでの最適 Missing E_T カット
7.3	0 lepton モードでの最適 $P_{T,1}$ カット 48
7.4	1 lepton モードでの最適 $P_{T,1}$ カット 48
7.5	最適化後の 0 lepton モードの Effective Mass 分布
7.6	最適化後の 1 lepton モードの Effective Mass 分布 $\ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots 4$
7.7	発見能力 $(\tan \beta = 5)$
7.8	発見能力 $(\tan \beta = 10)$
7.9	発見能力 $(\tan \beta = 30)$
7.10	発見能力 $(\tan \beta = 50)$
7.11	factorization スケールサンプルの系統誤差
7.12	系統誤差を含めた発見能力 $(\tan \beta = 5)$
7.13	系統誤差を含めた発見能力 $(an eta = 10)$
7.14	系統誤差を含めた発見能力 $(\tan \beta = 30)$
7.15	系統誤差を含めた発見能力 $(\tan \beta = 50)$
01	1 Janton 王 - ドズの Effective Mage 公在
0.1	$T = P C O Effective Mass \pi \pi 3 $
0.2 0.2	$M_{L} = \sum_{T \in \mathcal{L}} \sum_{T \in \mathcal{L}} \frac{1}{T} \sum_{T \in $
0.0	W+Jets C 5051 の Transverse Mass ガロのに取
8.4	
8.0 8. <i>c</i>	SUSI シップルを含めたこさの I lepton モートのバッククラウノトの評価 30
8.0	BG 評価復の II mode 先兄能力 $(\tan \beta = 5)$
8.7	BG 評価復の II mode 先兄能力 $(\tan \beta = 10)$
8.8	BG 評価復の II mode 先見能力 $(\tan \beta = 30)$
8.9	BG 評価後の II mode 発見能刀 $(\tan \beta = 50)$
8.10	U lepton $\tau - F \mathcal{O}$ Effective Mass 分佈
8.11	0 lepton 七一下の Effective Mass 分布
8.12	0 lepton モードとなる原因
8.13	W boson \mathcal{O} P_T 分布
8.14	ウェイト関数
8.15	アクセブタンス外の評価の流れ 62

8.16	アクセプタンス外の分布の評価 6	53
8.17	補正後のアクセプタンス外の分布の評価6	3
8.18	τ lepton の分布の評価	3
8.19	補正後の $ au$ lepton の分布の評価	53
8.20	isolation	64
8.21	補正後の 0 lepton モードの W プロセスの評価 6	64
8.22	Drell-Yan プロセスを用いた $Z \rightarrow \nu \nu$ の評価のイメージ 6	64
8.23	Drell-Yan プロセスを用いた評価	5
8.24	$W \rightarrow l \nu$ を用いた評価	6
8.25	MC の系統誤差を用いた手法6	6
8.26	$Z \rightarrow ll$ における規格化スケールの $P_T(ll)$ 依存性 6	57
8.27	$Z \rightarrow \nu \nu \sigma$ 評価。	57
8.28	$W \rightarrow l \nu$ の評価。	8
8.29	BG 評価後の 01 mode 発見能力 $(\tan \beta = 5)$;9
8.30	BG 評価後の 01 mode 発見能力 $(\tan \beta = 10)$;9
8.31	BG 評価後の 01 mode 発見能力 $(\tan \beta = 30)$;9
8.32	BG 評価後の 01 mode 発見能力 $(\tan \beta = 50)$;9

表目次

2.1	SM 粒子と SUSY 粒子	6
3.1	LHC 加速器の主なパラメーター	15
$5.1 \\ 5.2$	SUSY シグナルのサンプルのパラメータ 主な SUSY 粒子の質量	$30 \\ 30$
5.3	バックグラウンドプロセスと生成したイベント数	31
5.4	バックグラウンドの generator レベルでのカット.............	32
6.1	使用した W+jets サンプル	40
7.1	SUSY イベントにおける検出効率	47
7.2	最適化のための各カットの範囲...............................	48
7.3	$M_{SUSY}\sim\!\!1{ m TeV}$ のポイントの最適化後のセレクション \ldots	50
7.4	オリジナルサンプルの generator レベルのカット.............	51
7.5	$W + jets, t\bar{t} + jets$ の系統誤差 \ldots	52

第1章 序論

1.1 標準理論

現在、素粒子物理学では標準理論と呼ばれる理論体系があり、今のところ低エネルギー領域 では理論的に閉じて自己矛盾のないものとされている。標準理論は、スピン 1/2 をもつクォー クとレプトンからなる物質の構成要素と素粒子間の力を媒介するゲージ粒子によって形成され ている。ゲージ粒子はグルーオン、フォトン、W および Z ボソンと呼ばれるスピン 1 の粒子で あり、それぞれ、強い相互作用、電磁相互作用、弱い相互作用を説明する。このうち、電磁相 互作用と弱い相互作用は Weinberg, Salam, Glashow によって統一され、 $SU(2)_L \times U(1)_Y$ 対称 性をもつ。強い相互作用はカラー荷を源とする量子色力学 (QCD) によって説明され、 $SU(3)_C$ 対称性を持つ。

彼らは重いゲージ粒子(W,Z)を理論に取り入れて繰り込み可能な理論を構築するためにヒッ グス場を導入した。これによって、新たなスカラー粒子であるヒッグス粒子が理論的に予測さ れ、近い将来発見されることが期待されている。ヒッグス粒子の探索は素粒子物理学実験の最 重要課題のひとつである。1.1 は標準理論内で発見、または予想されている粒子である。



図 1.1: 標準理論の粒子。クォーク、レプトン、ゲージボソン、ヒッグス粒子からなる。

1.2 大統一理論と超対称性粒子

電弱相互作用が統一された現在、今度はQCD との統一を考えるのがもっとも自然なテーマで あるといえる。これを大統一理論 (Grand Unified Theory,GUT) という。大統一群は $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ で表され、これを満たすものとしてSU(5) やSO(10) などが一般的に考えら れている。3 つの力が統一されるスケールはおよそ 10^{16} GeV のスケールであり、現在の加速器 実験で直接探索するのは不可能であるが、陽子崩壊、ニュートリノの質量問題など検証のため のいくつかの窓は開かれている。

そして、この大統一性を間接的に示唆するのが超対称性(SUSY)である。超対称性はボース 粒子とフェルミオン粒子を交換する最も基本的な対称性であり、超対称性理論ではスピンが1/2 異なるスーパーパートナーが存在する。もし超対称性が完全な対称性ならば、その2つのパー トナーは同じ質量を持つ。しかし現実にはそのようなパートナーはまだ見つかっていないので、 何らかの理由で対称性が破れていると考えられている。超対称性粒子の質量は数 TeV ほどの重 さを持っていると考えられており、そのとき、3 つの結合定数は GUT スケールで一致する。ま た、超対称性粒子の存在は重力理論との統一を考える際にも不可欠とされている。



図 1.2: SUSY を考慮したときの GUT スケールでの力の統一

この他にも数 TeV の領域に SUSY の存在が期待される理由として、以下が挙げられる。

1. ヒエラルキー問題

GUT スケール (10^{16} GeV) やプランクスケール (10^{18} GeV) から電弱 (EW) スケール (10^{2} GeV) を自然に作れるかという問題である。素粒子論的にこのような高いエネルギーからいか に自然に EW スケールを導き出すかが問題になる。仮に SUSY を仮定して、SUSY 粒子 のスケールが TeV オーダーであると、top クォークの Yukawa 結合の働きにより自然に EW スケールを作ることができる。

2. ファインチューニング

ファインチューニングとは、輻射補正によってヒッグス粒子の質量が発散してしまうことの解決のことを言う。SUSYではスーパーパートナーを入れることによって、スーパーパートナーのループによって質量の発散を打ち消すことができるため、カットオフ Λ^2 の2乗発散がSUSYスケールからlogAの発散に変わる。もしSUSYの存在するスケールが大きすぎると二乗の発散の効果が大きくなり、ファインチューニングの問題が解決しない。したがって、SUSY粒子の質量は数TeV以下であると予想されている。

3. ダークマターの候補

SUSY の最も軽い粒子 (lightest supersymmetric particle, LSP) はダークマターの有力な 候補である。

1.3 本論文の構成

第2章では超対称性粒子の性質、質量、崩壊などについて説明する。

第3章ではLHC加速器とその検出器のひとつであるATLAS検出器について簡単に述べる。 第4章では検出器シミュレーションと粒子の再構成について述べる。

第5章ではモンテカルロシミュレーションでのシグナルとバックグラウンドの生成について 概説する。

第6章では $Missing E_T$ の性質と実験初期での検証について述べる。

第7章では selection の最適化や系統誤差を含めた SUSY の発見能力について述べる。

第8章では各発見モードでのバックグラウンドの評価と、それを勘案した発見能力について 説明する。

最後に第9章で Missing E_T の実験初期における検証と SUSY の発見能力について、本論文の結果をまとめる。

第2章 超対称性粒子

本章では本論文のメインテーマである超対称性粒子の性質とそのモデル、質量、崩壊モード などについて説明する。

2.1 超対称性のモデル

対称性が破れた結果、SUSY のスーパーパートナーは重い質量を持っている。われわれの世界の超対称性粒子は隠れた世界 (Hidden Sector) と何らかの粒子を通じて力を伝播し、破れを伝播されてこの世界の対称性が破れていると考えられる。この対称性の"破れ"の伝わり方によっていくつかのモデルが考えられている。破れを伝える機構が重力である場合が super gravity モデルであり、ゲージ結合を通じて伝播するものが gauge mediation である。本論文では最も一般的とされる super gravity モデルに即す。

SUSYの破れのエネルギースケールが高くても重力の結合は小さいので、GUT スケールでの SUSY 粒子の質量のオーダー (SUSY スケール) は以下の式の程度である.

$$SUSY scale = \frac{(SUSYの破れのスケール)^2}{Planck \ scale(10^{19}GeV)}$$
(2.1)

SUSY スケールが数 TeV であると考えられるので、破れのスケールは 10^{11} GeV 程度であると考えられる。

理論的に簡潔な SUSY のモデルでも 124 個ものパラメータを持つが,幾つかのもっともらしい 仮定を入れてパラーメータの数を 5 個に減らしている。このモデルを mSUGRA(minimal Super Gravity) と呼ぶ。

mSUGRA は R パリティーが保存すると仮定するモデルである. R パリティーは B をバリオン数, L をレプトン数, S をスピンとして,

$$R = (-1)^{3B - L + 2S} \tag{2.2}$$

で与えられる。Rパリティの保存は各バーテックスにおいてSUSYの粒子は対で生成され、SUSY 粒子が崩壊したときには、崩壊先に必ずSUSY粒子が含まれるということを意味する。

mSUGRA の粒子を表 2.1 に示す。

中性ゲージーノ (W^0 , \tilde{B}) と中性ヒグシーノ (H_1^0 , H_2^0) は混合して, ニュートラリーノ ($\tilde{\chi}_1^0$, $\tilde{\chi}_2^0$, $\tilde{\chi}_3^0$, $\tilde{\chi}_4^0$) となる。一般に mSUGRA では $m_0 >> m_{1/2}$ でない限り、 $\tilde{\chi}_1^0$, $\tilde{\chi}_2^0$ はゲージーノライクであり、 $\tilde{\chi}_3^0$, $\tilde{\chi}_4^0$ はヒグシーノライクである。一番軽い $\tilde{\chi}_1^0$ が mSUGRA の LSP となる。

SUSY ではヒッグスの doublet は最低2つ必要である。自由度は8となり, *Z*, *W*[±] で3個の自 由度が使われるので, ヒッグスの数は5個である。一番軽いヒッグスである*h* は標準理論のヒッ グスと同じ特徴を持っている。*h* 以外のヒッグスは縮退していて, ほぼ同じ質量を持っている。 mSUGRA のパラメータは, 以下の4個と1つの符号である。

標準理論の粒子 (SM 粒子)			SUSY 粒子	
spin	粒子名	spin	粒子名	
1/2	$quark(u_R, d_R, c_R, s_R, t_R, b_R,$	0	scalar quark $(\tilde{u}_R, \tilde{d}_R, \tilde{c}_R, \tilde{s}_R, \tilde{t}_R, \tilde{b}_R,$	
	$u_L, d_L, c_L, s_L, t_L, b_L)$		$ ilde{u}_L, ilde{d}_L, ilde{c}_L, ilde{s}_L, ilde{t}_L, ilde{b}_L)$	
1/2	$lepton(e_R, \mu_R, \tau_R, e_L, \mu_L, \tau_L)$	0	scalar lepton $(\tilde{e}_R, \tilde{\mu}_R, \tilde{\tau}_R, \tilde{e}_L, \tilde{\mu}_L, \tilde{\tau}_L)$	
1/2	neutrino $(\nu_{eL}, \nu_{\mu L}, \nu_{\tau L})$	0	scalar neutrino $(\tilde{\nu}_{eL}, \tilde{\nu}_{\mu L}, \tilde{\nu}_{\tau L})$	
0	$\operatorname{Higgs}(h, H, A, H^{\pm})$	1/2	$\operatorname{higgsino}(\tilde{H}_1^0, \tilde{H}_2^0, \tilde{H}^{\pm})$	
1	$\operatorname{photon}(\gamma)$	1/2	$\operatorname{bino}(ilde{B}^0)$	
1	weak $boson(W^{\pm}, Z)$	1/2	$\operatorname{wino}(ilde{W}^{\pm}, ilde{W}^{0})$	
1	$\operatorname{gluon}(g)$	1/2	$\operatorname{gluino}(\widetilde{g})$	
2	$\operatorname{graviton}(G)$	3/2	$\operatorname{gravitino}(\tilde{G})$	

表 2.1: SM 粒子と SUSY 粒子

- m_0 :GUT スケールでのスカラー粒子 (スクォーク \tilde{q} ,スレプトン \tilde{l})の質量 図 2.1 に示されるように,mSUGRA ではGUT スケールでスカラー粒子の質量は同じで あるという仮定を課している。後述するように \tilde{q} , \tilde{l} は m_0 に依存する。LHC では $\tilde{g} \ge \tilde{q}$ の生成がメインであるので m_0 は非常に重要なパラメータである。
- *m*_{1/2}:GUT スケールでのゲージーノ (*g̃*, *W̃*[±], *W̃*⁰, *B̃*⁰) の質量
 スカラー粒子と同じように、GUT スケールでゲージーノの質量はすべて同じであると仮定する。*m*_{1/2} は *g̃*, *χ̃*[±], *x̃*⁰ の質量に敏感なパラメータであり、*g̃* は大量に生成されるため、重要なパラメータである。
- A:trilinear coupling

GUT スケールでの、ヒッグスとフェルミオンの Yukawa 結合に対応したヒッグスとスフェルミオンの結合の強さ。SUSY 粒子は \tilde{q} が6種類, \tilde{l} が3種類あるので、Aは9種類あるはずであるが、mSUGRA ではそれらを共通の値と仮定しAとしている。 y_qA の形で結合する。第3世代以外は Yukawa 結合は小さいので、第3世代以外のときはほとんど問題にならない。

- *μ*:ヒグシーノの質量
 ヒグシーノの質量を *μ*とする。
- B:ヒッグス混合項
 ラグラジアンのヒッグス混合項 (BµH₁H₂)のパラメータ。

実際には、自発的に対称性を破るという条件と EW スケールを再現するという条件を課す と、B、 μ の代わりに 2 つのヒッグスポテンシャルが極小値をとるエネルギー (真空期待値)の比 である $tan\beta(=v_1/v_2)$ と μ の符号 $(sign(\mu))$ をパラメータとして用いることができる。

mSUGRA において、EW スケールでの主な SUSY 粒子の質量は下の式で与えられる。 M_Z^2 を Z の質量、 $D = M_Z^2 cos 2\beta$ として、

$$m^2(\tilde{g}) = (2.6m_{1/2})^2$$
 (2.3)

$$m^{2}(\tilde{u}_{L}) = m_{0}^{2} + 6.28m_{1/2}^{2} + 0.35D$$
(2.4)

$$m^2(\tilde{u}_R) = m_0^2 + 5.87m_{1/2}^2 + 0.16D$$
 (2.5)



図 2.1: SUSY 粒子の質量の発展

$$m^2(\tilde{d}_L) = m_0^2 + 6.28m_{1/2}^2 - 0.42D$$
 (2.6)

$$m^2(d_R) = m_0^2 + 5.82m_{1/2}^2 - 0.08D$$
 (2.7)

$$m^2(\tilde{e}_L) = m_0^2 + 0.52m_{1/2}^2 - 0.27D$$
 (2.8)

$$m^2(\tilde{e}_R) = m_0^2 + 0.15m_{1/2}^2 - 0.23D$$
 (2.9)

$$m^2(\tilde{\nu}_L) = m_0^2 + 0.52m_{1/2}^2 + 0.50D$$
 (2.10)

(2.11)

 \tilde{q} の第2項が大きいのは、SU(3)の強い相互作用をするためである。また、左巻き粒子の第2項 が右巻きに比べ大きいのは、SU(2)に対する電荷を持っているためである。

第3世代の SUSY 粒子は、湯川結合と Higgs を通した左右の混合 (LR mixing) の効果で、第1、 第2世代の粒子よりも軽くなる。 \tilde{t} は top の湯川カップリングが大きいために常に軽いが、 $\tilde{b}, \tilde{\tau}$ は tan β によって質量が変わり、 $tan\beta$ が大きいほど軽くなる。

ゲージーノの質量については、図 2.1 に示されるように GUT スケールでは $m_{1/2}$ であるが、 ランニングにより 1 TeV 付近では、

$$m(B) = 0.4m_{1/2} \tag{2.12}$$

$$n(W) = 0.8m_{1/2} \tag{2.13}$$

$$m(\tilde{g}) = 2.6m_{1/2}$$
 (2.14)

となり, $m_{1/2}$ のみで決まる。 \tilde{g} はカラーを持った粒子の radiative correction を受けるので 2.6 $m_{1/2}$ と重くなっている。 \tilde{B} よりも \tilde{W} が重いのは, SU(2) の効果を受けるかどうかの違いからきて



図 2.2: $tan\beta = 10$ での \tilde{g} , \tilde{q} の質量

図 2.2 は $\tilde{q} \geq \tilde{g}$ の mass contour である。 \tilde{q} は楕円形に、 \tilde{g} は m_0 軸に対してほぼ平行となる。

SUSY 粒子の生成





LHC は陽子陽子衝突型加速器であるため、図 2.3 のように, $\tilde{g}\tilde{g}$, $\tilde{q}\tilde{q}$, $\tilde{g}\tilde{q}$ の生成が主である。生成断面積は \tilde{g} や \tilde{q} の質量によってのみ決まり,大まかな生成断面積は

- $m(\tilde{g}) = m(\tilde{q}) = 500 GeV : \sigma \sim 100 pb$
- $m(\tilde{g}) = m(\tilde{q}) = 1TeV : \sigma \sim 3pb$
- $m(\tilde{g}) = m(\tilde{q}) = 2TeV : \sigma \sim 10fb$



図 2.4: SUSY 粒子生成の断面積

程度である。軽いときは $gg \rightarrow \tilde{g}\tilde{g}$ の寄与が大きくなるので、断面積が大きくなる。 図 2.4 は SUSY の $m_0 - m_{1/2}$ 平面での断面積である。 \tilde{g}/\tilde{q} pair production が上で説明した $\tilde{g}\tilde{g}, \tilde{q}\tilde{q}, \tilde{g}\tilde{q}$ の生成チャンネルである。 $\tilde{g}/\tilde{q}-\tilde{\chi}$ associate production は、 \tilde{g} または \tilde{q} と、ゲージー $J(\tilde{\chi}^{\pm}, \tilde{\chi}^0)$ が生成するチャンネルであるが、バーテックスが α_s から α に変わるため、 \tilde{g}/\tilde{q} pair production に比べ cross section が小さい。しかし、 \tilde{g} よりも $\tilde{\chi}^0, \tilde{\chi}^{\pm}$ の方が軽いため、 $m_{1/2}$ が大 きなところでは有効なチャンネルである。

2.1.1 SUSY 粒子の崩壊



図 2.5: SUSY 粒子の崩壊

生成された \tilde{g} や \tilde{q} は、図 2.5 のように次々と崩壊を繰り返し、数本の jet を出す。イベントに よっては、数個の lepton を放出するときもある。mSUGRA では R パリティーは保存するため、 LSP の χ_1^0 は安定な粒子であり、この粒子は ν と同じく検出器にかからないので、消失横運動量 (Missing E_T) として観測される。

カラーを持った粒子の崩壊は運動学的に可能なら2体崩壊、不可能なら3体崩壊となる。例 えば、 *g* の崩壊に関しては、

- $m(\tilde{g}) < m(\tilde{q})$ のとき $\tilde{g} \rightarrow q\bar{q}\tilde{B}^0, q\bar{q}\tilde{W}^0, q\bar{q}\tilde{W}^{\pm}$ に崩壊する。ただし3体崩壊は $\alpha_S \alpha_{EM} \frac{1}{(m_{\tilde{q}})^4}$ で抑えられるので小さい。
- $m(\tilde{g}) > m(\tilde{q})$ のとき2対崩壊が可能なので $\tilde{g} \rightarrow q\bar{\tilde{q}}$ に崩壊する。
- $m(\tilde{g}) \sim m(\tilde{q})$ のとき $\tilde{g} \rightarrow q\bar{q}$ が質量で禁止されていても $t\bar{t}$ や $b\bar{b}$ に崩壊できるならこれが メインとなる。
- χ^{\pm}, χ^{0} の崩壊はパラメータによって大きく異なる。主な崩壊を図 2.6 に示す。



図 2.6: $\tilde{\chi}^{\pm}, \tilde{\chi}^0$ の崩壊

- I の領域では, $m(\tilde{\chi}_2^0) m(\tilde{\chi}_1^0) > m(\tilde{l})$ となり, $\tilde{\chi}_2^0$ が \tilde{l} を通して $\tilde{\chi}_2^0 \rightarrow \tilde{l}l \rightarrow \tilde{\chi}_1^0 ll$ のように 2 段階で崩壊する。そのため lepton が多く出るのがこの領域の特徴である。
- II の領域では, $m(\tilde{\chi}_2^0) m(\tilde{\chi}_1^0) > m(h)$ となり, $\tilde{\chi}_2^0 \rightarrow \tilde{\chi}_1^0 h$ のようにヒッグスが大量に生成される。ヒッグスは殆ど $h \rightarrow bb$ の崩壊する。この 2 つの b クォーク起源の jet(*b*-jet) を組めばヒッグスの質量を再構成できる。また, 分岐比は小さいが $\tilde{\chi}_2^0 \rightarrow \tilde{\chi}_1^0 Z$ の崩壊モードも存在するため, $Z \rightarrow ll$ のピークが観測される。
- III の領域では, $m(h) > m(\tilde{\chi}_2^0) m(\tilde{\chi}_1^0) > m(Z)$ となり, $\tilde{\chi}_2^0 \to \tilde{\chi}_1^0 Z$ のように Z が大量に 生成される。 $h \to bb$ のピークが無く, $Z \to ll$ のピークがあれば, この領域であると推測 できる。 $\tilde{\chi}_1^0, \tilde{\chi}_2^0$ にはヒグシーノ成分が混じっているために, $\tilde{\chi}_2^0 \to \tilde{\chi}_1^0 Z^0$ という崩壊をす ることができる。
- IV の領域では, $m(Z) > m(\tilde{\chi}_2^0) m(\tilde{\chi}_1^0)$ であり, $\tilde{\chi}_2^0 \rightarrow \tilde{\chi}_1^0 ff$ の 3 体崩壊をする。

多段崩壊と $\tilde{\chi}_1^0$ が作る Missing E_T のために, SUSY の基本的なイベントトポロジーは, Multi-jet + Missing E_T + (leptons) である。

2.1.2 SUSY の発見モード

SUSY の基本的な発見モードは、

- 0 lepton モード
 Isolated lepton(*e*, *µ*)*を要求しないモード。分岐比が大きいが、その分バックグラウンド
 も大きい。
- 1 lepton モード
 Isolated lepton(*e*, *µ*) を1個要求するモード。分岐比は小さいが,予想されるバックグラウンドも小さい。
- 2 lepton モード
 Isolated lepton(e, µ) を 2 個要求するモード。2 つの lepton の電荷の組み合わせによって、 SS(same sign),OS(opposit sign) の 2 つがある。

などである。本論文では、この3つの発見モードについて、発見能力の検証を行う。

2.2 SUSYの発見に用いられる物理量

ここでは、SUSYの基本的なイベントセレクションに用いられる物理量について説明する。

2.2.1 Missing E_T

大きな Missing E_T^{\dagger} は SUSY の特徴的な信号である。バックグラウンドである、Z や W から のニュートリノも Missing E_T を作るが、SUSY の LSP は崩壊によってブーストされるためと、 LSP 自身の質量が比較的重いため、バックグラウンドよりも大きな Missing E_T が観測される。 バックグラウンドを減らすため、SUSY のイベントセレクションでは大きな Missing E_T を要 求する。Missing E_T に関しては第6章で詳述する。

2.2.2 High P_T jet と jet 数

 \tilde{q} や \tilde{g} から $\tilde{\chi}_2^0$ や $\tilde{\chi}_1^\pm$ への崩壊は、質量の差が大きいため P_T [‡]の大きな jet が放出される.図 2.7 は Leading jet の P_T 分布である。バックグラウンドの P_T 分布が急激に小さくなるのに対して、SUSY は大きなところにピークができる。SUSY 粒子は重たい粒子から崩壊を繰り返すため、他のバックグラウンドに比べてハードな jet が数多く放出されやすい。

^{*}lepton の周りに jet などのエネルギーデポジットがないとき、その lepton を isolated という。

[†]ニュートリノやLSPは検出器にかからないため消失横運動量となる。詳しい定義は第6章で示す。

[‡]横方向運動量。ATLAS 検出器は Z 軸がビーム方向、それと垂直方向に X,Y 軸が取られている。 $P_T = \sqrt{P_X^2 + P_Y^2}$ である。

2.2.3 Transverse sphericity

Transverse sphericity(S_T)は, jet の $P_X \ge P_Y$ から作られるテンソル S の固有値 λ_1, λ_2 から, 以下の式で計算される。

$$S = \left| \begin{array}{c} \sum P_X^2 & \sum P_X P_Y \\ \sum P_X P_Y & \sum P_Y^2 \end{array} \right|$$
(2.15)

$$S_T = \frac{2\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \tag{2.16}$$

Transverse sphericity は, jet の分布が直線に近いほど0 に近くなり, 球体に近いほど1 に近い 値をとる。SUSY のパラメータにも依るが, 基本的に \tilde{q} や \tilde{g} の質量は大きいため, \tilde{q} や \tilde{g} はあまり ブーストされていない。この状態から, 多段崩壊を繰り返して jet を出すので, jet の P_T 分布は 球に近い形となる。図 2.8 のように, QCD バックグラウンドの transverse sphericity は SUSY に比べて小さい。



図 2.7: Leading jet の P_T 分布 (SUSY シグナル 図 2.8: Transverse Sphericity 分布 (SUSY シグ とバックグラウンド) ナルと QCD バックグラウンド)

2.2.4 Effective mass

Effective mass は式 2.17 で定義され, P_T の大きい方から 4 本の jet の $|P_T|$ と Missing E_T を 足した値である。

$$M_{eff} = \sum_{i=1}^{4} |P_{Tjet_i}| + \not\!\!\!E_T$$
(2.17)

 \tilde{q} の典型的な質量 (M_{SUSY}) として \tilde{u}_R の質量を用いて, $\tilde{g} \ge \tilde{u}_R$ の軽い方の粒子の質量を用いる。

$$M_{SUSY} = Min(m(\tilde{g}), m(\tilde{u}_R))$$
(2.18)

これは高頻度で生成される SUSY 粒子の質量スケールを与える。 M_{SUSY} が大きくなればな るほど、SUSY の多段崩壊で生じた jet の P_T の和と Missing E_T の和は大きくなる。Effective mass は jet の $|P_T|$ を足した値であるので、図 2.9 に示されるように、その Effective Mass 分布 のピーク値は M_{SUSY} に比例する。



図 2.9: Effective mass のピークと M_{susy}

第3章 LHC加速器とATLAS検出器

本章ではLHC加速器とその検出器のひとつであるATLAS検出器について概説する。

3.1 LHC

LHC(Large Hadron Collider) は 2007 年実験開始を目指して、スイスとフランスの国境にあ る CERN (欧州合同原子核共同研究機構)にて地下 100m に建設中の周長約 27km の大型陽子 陽子衝突型加速器である。図 3.1 に LHC の全体図を示す。ハドロンコライダーであるためシン クロトロン放射によるエネルギー損失が少なく、重心系衝突エネルギー 14TeV で高エネルギー 領域の実験が可能である。陽子ビームは 1.1×10^{11} 個ずつバンチ化され、バンチ・クロッシン グ・レートは 40.08MHz である。また高ルミノシティ時には 1 回のバンチクロッシングあたり 平均 23 回の陽子陽子衝突が予想される。実験初期における低ルミノシティ時には $0.2 \sim 2$ 回の 衝突が予想される。LHC の主なパラメータを表 3.1 に示す。



図 3.1: LHC 加速器

主リング周長	26.66km	重心系エネルギー(陽子+陽子)	$7.0 \mathrm{TeV} + 7.0 \mathrm{TeV}$
low luminosity	$10^{33} \text{cm}^{-2} \text{sec}^{-1}$	high luminosity	$10^{34} {\rm cm}^{-2} {\rm sec}^{-1}$
luminosity 寿命	10 時間	入射エネルギー	$450 \mathrm{GeV}$
衝突頻度	40.08MHz	バンチ間隔	24.95nsec
1 バンチあたりの陽子数	10 ¹¹ 個	バンチの長さ	$75\mathrm{mm}$
バンチ数	2835 個	バンチ衝突当たりの陽子衝突	23
衝突点のビーム半径	$16 \mu { m m}$	衝突角度	200μ rad

表 3.1: LHC 加速器の主なパラメーター

LHC には 4 つのビーム衝突点がありそれぞれに,後述する ATLAS,同じ汎用検出器である CMS(the Compact Muon Solenoid 図 3.2), 重イオン衝突実験用検出器の ALICE (A Large Ion Collider Experiment 図 3.3), B-Physics に特化した検出器 LHC-B(図 3.4) が設置される。



3.2 ATLAS 検出器

ATLAS 検出器は, 直径 22m, 長さ 44m の円筒形で, 総重量は 7,000t という巨大な汎用検出器 である。その全体図を図 3.5 に示す。検出器は内側から内部飛跡検出器、カロリメータ、ミュー オンシステムから構成され、内部飛跡検出器とカロリメータの間にソレノイドマグネット、カ ロリメータとミューオンシステムの間に巨大な 2Tm のトロイダルマグネットがある。LHC の 高いルミノシティにおいても, 高速かつ正確にデータ処理できるように, 以下の要求を満たすよ うに設計されている。

- 電磁カロリメータによる高精度の electron と photon の測定と、ハドロンカロリメータによる高精度な jet と Missing E_T の測定
- muon spectrometer による高精度の muon の運動量測定
- 内部飛跡検出器による charged particles の運動量の測定, photon の識別
- 大きな擬ラピディティ(η)*と完全な方位角のカバー
- 大量のバックグラウンドに対する放射線耐性

^{*} η は pseudo rapidity と呼ばれ、ビーム軸と粒子のなす角を θ とすると $\eta = -\ln(\tan(\theta/2))$ で定義される。



図 3.5: ATLAS 測定器

円筒型の ATLAS 検出器は, バレルと呼ばれる領域 ($|\eta| < 1$ と, エンドキャップと呼ばれる領域 ($1 < |\eta|$) の 2 つの領域に分けられる。さらにエンドキャップは, ($1 < |\eta| < 1.9$) の領域をエンドキャップ, さらに外側の領域 ($|\eta| > 1.9$)をフォワードと分けて呼ぶこともある。

ATLAS における軸の定義は図 3.5 にあるように、ビーム軸を Z 軸とし、LHC のリングの中央 を向く方向を X 軸の方向、X 軸と Z 軸に直行する軸を Y 軸としている。 ϕ は X-Y 平面上におけ る角度であり X 軸を 0 として左回りを正の方向としている。

以下、ATLAS 検出器ついて簡単に説明する。

3.2.1 マグネットシステム

ATLAS のマグネットは、中央のソレノイド磁石、バレル部、エンドキャップ部それぞれのトロ イダル磁石の3つからなり、いずれも超伝導磁石である。マグネットの構造を図3.6 に示す。両 トロイダル磁石は、8 つのコイルがビーム軸に対して8 回対称になるように配置されており、積 分磁場強度はバレル部で2~6Tm、エンドキャップ部で4~8Tm である。ラピディティ η の値に 対するトロイダル磁場の積分強度を図3.7 に示す。トロイダル磁場は ϕ 方向成分が主だが、磁場 の不均一性は避けられないため、R 方向成分も存在する (図3.8)。



図 3.6: マグネットの構造



図 3.7: η と磁場積分強度の関係



図 3.8: X-Y 平面の磁束の構造 (z=10.5m)

3.2.2 内部飛跡検出器

内部検出器は荷電粒子の飛跡認識と運動量測定を目的とする。運動量測定は、ソレノイド磁場で曲げられた粒子の飛跡の曲率を測定することによって行われる。

内部飛跡検出器は検出器の最も内側に設置され、2Tの磁場をつくる超伝導ソレノイドの内部 に位置する。図 3.9 に内部飛跡検出器の構造を示す。内部飛跡検出器は内部から順に、ピクセル 検出器 (Pixel)、シリコン・トラッカー (SCT)、遷移輻射トラッカー (TRT) の3つで構成されて いる。

ピクセル検出器は、ビームパイプから 4~10cm と最内層にある半導体検出器で、高い位置分解 能を持つ。一つ一つのピクセルはサイズが 50µm × 300µm の小さいシリコン検出器であり、高 い位置分解能を持つ。その主な役割は衝突点およびバーテックス[†]の決定である。

SCT はビーム軸から $30 \sim 52$ cm 離れたところに設置される。ストリップピッチが $80\mu m$ のシリコンウエハーが円筒状のタイルに敷き詰められ、それが 2 層互いに 40mrad のステレオ角を

[†]粒子の崩壊点をバーテックスという。バーテックスの再構成により b クォークや τ レプトンの同定が可能となる。

持つようにすることで二次元的な位置方向の検出を可能にしている。

TRT はビーム軸から 56~107cm 離れたところに設置される。直径 4mm のストロー型のド リフトチューブチェンバーを 36 層積層することによって構成されている。分解能は 200 μm 程 度で Pixel や SCT よりも悪いが、TRT は層が多いため連続的な飛跡測定ができる。また、荷電 粒子が 15 μm 径ポリプロピレンファイバ層を通過する際の遷移放射を測定することで、電子と 荷電 π 中間子の判別を可能にしている。

内部飛跡検出器は、荷電粒子のトラックの再構成と P_T の測定を行うが、 $|\eta| < 2.5$ の領域しかカ バーしていないため、内部飛跡検出器の情報が必要な、electron、muon、bjetのidentification(ID) は $|\eta| < 2.5$ に制限される。



図 3.9: 内部飛跡検出器の構造

3.2.3 カロリメータ

カロリメータの主な役割は、電子やフォトン、ジェットなどのエネルギー、角度の測定である。 ATLAS 実験に使用される 4 種類の カロリメータは、電磁カロリメータとハドロンカロリメー タの 2 つのカテゴリーに分けられ、広い $|\eta|$ 領域をカバーする。このため検出器に信号を残さな い Missing E_T も測定することができる。図 3.10 にその構造を示し、以下に各カロリメータに ついて簡単に説明する。

電磁カロリメータ

電磁カロリメータは、アコーディオン構造の鉛の吸収体と液体アルゴンからなり、放射線耐性 に優れている。また、内側のソレノイドマグネットとクライオスタット(低温保持装置)を共 有することで、カロリメータ前面までの物質量を抑えている。バレル/エンドキャップ領域を カバーし、electronとphotonの測定に用いられる。物質量は電磁シャワーのエネルギーをすべ



図 3.10: カロリメータの構造

て吸収するために十分な $24X_0$ [‡]程度である。そのエネルギー分解能は, E を electron のエネル ギーとして,

$$\frac{\Delta \sigma_E}{E} = \frac{9.5\%}{\sqrt{E}} \oplus 0.7\% \oplus \frac{200 MeV}{E}$$
(3.1)

で表される. 第1項は electron の数Nをエネルギー E に換算するときの統計的な揺らぎによる サンプリング項, 第2項は calibration 精度や温度の揺らぎによる定数項, 第3項はノイズ項で ある。例えば, E = 100 GeVの時には約1%の分解能で測定可能である。

図 3.11 は電磁カロリメータの構造であり、電磁カロリメータは 3 層から成っている。1 層目 は η 方向に細かく区切られており、位置分解能の向上に寄与する。

電磁カロリメータは細分化されており、例えばバレル部のミドル層では、セグメンテーションが $\Delta \eta \times \Delta \phi = 0.025 \times 0.025$ となっている。この1単位をセルとする。セグメンテーション は各層、また、ハドロンカロリメータと電磁カロリメータで異なるので、セルの大きさはそれ ぞれで異なる。

ハドロンカロリメータ

バレル部は鉄の吸収体とタイル状のシンチレータからなるタイルカロリメータが用いられる。 (図 3.12) タイルカロリメータは図 3.13 のように 3 層構造をしている。

放射線強度がより高いエンドキャップ部は、銅の吸収体と液体アルゴンからなるカロリメータ が用いられる。更に、放射線強度の高いフォワード部は銅とタングステンの吸収体と液体アル ゴンからなるカロリメータが用いられる。これらは電磁カロリメータの外側に設置され、ハド ロンの同定、エネルギー測定、jetの再構成などを行う。物質量はバレル部で11λ、エンドキャッ プ部で14³以上ある。

エネルギー分解能は、jet に対して

$$\frac{\Delta\sigma_E}{E} = \frac{52.3\%}{\sqrt{E}} \oplus 1.7\% \cdots Barrel$$
(3.2)

 ${}^{\ddagger}X_0$ は放射長 (Radiation length) であり, electron が物質中を通り抜けるときに, 電磁相互作用によりエネルギー が 1/e に減る距離が 1 X_0 である。

 $^{{}^{\$}\}lambda$ は衝突長 (interaction length) であり、ハドロンが原子核との非弾性散乱をするまでの平均自由行程



 \boxtimes 3.11: EM calorimeter



図 3.12: タイルカロリメータ



図 3.13: タイルカロリメータの構造

$$\frac{\Delta\sigma_E}{E} = \frac{62.4\%}{\sqrt{E}} \oplus 3.6\% \cdots Endcap \tag{3.3}$$

となる。例えば、E=100GeVのときは、約8%程度の分解能である。

3.2.4 ミューオン・スペクトロメータ

LHC ではミューオンは最もきれいな信号として取り出せる。ミューオン・スペクトロメータ は、運動量精密測定用の MDT(Muon Drift Tube), CSC(Cathorde Strip Chamber) と、レベル 1トリガー用の RPC(Resictive Plate Chamber), TGC(Thin Gap Chamber) の4種類の検出 器で構成され、ATLAS 検出器の一番外側に設置される。Muon spectrometer の全体図を図 3.14 に示す. 図のように MDT はバレル部とエンドキャップ部の両方に設置される。CSC は、フォ ワードの内側に設置される。RPC はバレル部を、TGC はエンドキャップをカバーする。

図 3.15 の R-Z 断面図にあるように、それぞれの検出器は 3 層に重ねられて設置される。超伝 導空芯トロイダル磁石がバレル部 (図中の赤線の四角)、エンドキャップ部 (図の下側中央の青 線の四角)に検出器に内包されるように置かれ、それぞれに ϕ 方向の磁場を作っている。この ϕ 方向の磁場によって R-Z 平面内で曲げられた muon の曲率を、 3 層の検出器で測定してその運 動量を測定する。

3.2.5 トリガー

ATLAS では、最高ルミノシティ時には 40MHz のバンチ衝突ごとに 24 個の陽子衝突が起こ る。1 イベントのファイルサイズはおよそ 1.5MB と見積もられているため、資源の有効活用の 点からもデータ収集レートを下げる必要がある。ATLAS ではレベル 1 トリガーと 2 段階のハ イヤーレベルトリガーを用いて 200Hz 程度まで落とす。



図 3.14: ミューオン・スペクトロメータの全体図



図 3.15: ミューオン・スペクトロメータ (R-Z 断面図)

レベル1トリガー

レベル 1 では 40MHz のイベントレートを 75kHz に落とすことを目的とする。トリガー信 号はカロリメータ、トリガー用ミューオンシステムによって生成され、中央トリガー処理装置 (Central Trigger Processor, CTP) に送られる。CTP は、集められた情報をもとにレベル 1 アク セプト (L1A) 信号を生成し、TTC(Timing Trigger and Control distribution) システムによっ て各検出器のフロントエンドに送られる。各検出器では、パイプラインメモリに 2.5 μ s 以前の データを保持できるように設計されているので、衝突から 2 μ s 以内に処理した L1A 信号が各検 出器まで送られる。

レベル1トリガー信号は合計 128bit の情報で構成され、カロリメータとミューオンシステム の各閾値を越えるオブジェクトの多重度等が CTP に送られる。2.5µ という制限があるため、

内部飛跡検出器の情報は用いない。



図 3.16: ATLAS のトリガーシステム

ハイヤーレベルトリガー

レベル1がハードウェアシステムなのに対してハイヤーレベルトリガーはソフトウェアシス テムである。

レベル2トリガーはイベントレートを75kHzから3kHzまで下げるために用いられる。ここでは高速化のため、検出器全体の情報を用いるのではなくレベル1で選定したROI(Region of Interest)という領域だけの情報を用いて判定する。これによって、データの圧縮も可能になる。レベル2アルゴリズムはイベントごとにではなく、ROIごとに行われる。また、レベル2では 負荷分散アルゴリズムに従い、レベル2処理装置(L2P)でパラレルに処理される。

イベントフィルタは最終段トリガーで、イベントレートを 200Hz まで落とす。ここでは完全 なイベント構成が行われる。イベントフィルターは 1600 台もの PC からなる大規模システムで ある。

第4章 検出器シミュレーションと再構成

ここでは、検出器のシミュレーションと粒子の再構成について、ATLASの解析フレームワークを説明する。検出器のシミュレーションには、Geant4[8]を用いて検出器のジオメトリや物質密度などを正確に再現した full simulation と、generatorの情報を full simulation に合うようにスメアリングする fast simulation(Atlfast) がある。

4.1 Full simulation

Full simulation の行程は4つに分けられる.

- 1. イベント生成 Pythia[9] や Alpgen[10] などの generator を用いて, 粒子の 4-vector を生成する。
- 2. Geant4 シミュレーション Generator の生成した粒子が、検出器にどれだけのエネルギーを落とすかを計算する。
- ディジタイゼーション Geant4 simulation で計算した検出器に落としたエネルギーから、検出器がどれくらいの 出力を出すかシミュレーションする。
- 4. 再構成 検出器の情報をもとに, jet, electron などのオブジェクトを再構成する。Missing E_T の計 算もここで行われる。

4.1.1 キャリブレーションと補正

ここでは、e/h による c キャリブレーションとクライオスタットによるエネルギーの減少の補 正について説明する。

H1 style キャリブレーション

カロリメーターは非線形、非等質的な応答をするので何らかの補正が必要である。ハドロン がカロリメータに入射したときは、ハドロンのエネルギーの一部が原子核を壊すことに使われ るため、electron や photon が入射した時よりも出力が小さくなる。同じエネルギーの electron とハドロンが入射した時の、カロリメータの出力の比が e/h である。H1 style キャリブレーショ ンはセルのエネルギーのキャリブレーションであり、 e/h の補正を行う。一般に、補正の式は、 w を補正のファクターとして

$$w = a_0 + a_1 \times exp(-a_3 E_0/V) \tag{4.1}$$

で与えられる. E₀ はセルののエネルギー, V はセルの体積である。

電磁シャワーとハドロンシャワーを比較すると、電磁シャワーの方がハドロンシャワーより も小さな範囲にエネルギーを落とすためエネルギー密度が大きい。よって、エネルギー (E_0/V) が大きいときは EM like であるので、w が 1 に近くなるように補正する。一方、 E_0/V が小さい ときは hadron like であるとして、wを 1 よりも大きくし、e/h の補正を行う。図 4.1 は di-jet イ ベント (560~1120GeV) でのウェイトと、キャリプレーション後の Missing E_X の分解能を示 す。キャリプレーション後にはパフォーマンスが改善している。



図 4.1: キャリブレーションのウェイトと Missing E_X 分解能

クライオスタットの補正

低温保持装置であるクライオスタットで損失したエネルギー(Ecruo)は以下の式で補正する。

$$E_{cryo} = w \times \sqrt{E_T^{EM3} \times E_T^{Tile1}}$$
(4.2)

 E_T^{EM3} は電磁カロリメータの3層目の E_T であり、 E_T^{Tile1} はハドロンカロリメータの1層目の E_T である。クライオスタットは電磁カロリメータとハドロンカロリメータの間にあり、クライオスタットで損失したエネルギーは E_T^{EM3} と E_T^{Tile1} のエネルギーに比例するために、上の式で補正を行っている。wはパラメータであり、シミュレーションからクライオスタットで損失したエネルギーに含うように決定している。

4.1.2 クラスターの生成とノイズ除去

jet や electron を再構成するときに、各セルで落としたエネルギーを足し合わせて、クラス ターと呼ばれる集合体を作る。クラスターの生成方法は2つある。現在 ATLAS で標準的に用 いられているのはトポロジカルクラスタリングである。

 2σ カット

ビーム軸と垂直方向(縦方向)にカロリメータのエネルギーを足したタワーと呼ばれるオブ ジェクトをつくる。タワーの単位は η - ϕ 平面 $(\eta: 5 \sim 5, \phi: -\pi \sim \pi)$ を 100×64 の領域に区切 り, $(\Delta \eta \times \Delta \phi) = (0.1 \times 0.1)$ の領域とする。各タワーにおいて縦方向に電磁カロリメータと八 ドロンカロリメータのエネルギーを足す。ノイズの除去のため一つ一つのセルで $|E| > 2\sigma_{noise}$ を満たすものだけを用いる。 トポロジカルクラスタリング

これは上の方法とは違って 3 次元的な方法である。まず | E/σ_{noise} |> T_{seed} を満たすようなシードセルを見つける。次に、その隣り合うセルで | E/σ_{noise} |> T_{neigh} を満たすようなセルを見つける。最後に、さらに | E/σ_{noise} |> T_{used} を満たすようなセルを見つける。現在は { $T_{seed}, T_{neighbor}, T_{used}$ } = {4,2,0} が標準として用いられている。こちらのほうがノイズ抑制の効果が大きい。



図 4.2: 2*σ* カットとトポロジカルクラスタリング

4.1.3 Jet 再構成のアルゴリズム

Jet 再構成のアルゴリズムは、主なものとして、コーンアルゴリズムと K_T アルゴリズムと いう2つがある。ATLAS では標準的にコーンアルゴリズムが採用されている。

コーンアルゴリズム

- シードセルとして $E_T = 2GeV$ 以上のものを利用する。
- Cone $\Delta R = \sqrt{\Delta \eta^2 + \Delta \phi^2}$ のなかにあるエネルギーデポジットを足し合わせて Jet のエネ ルギーとする。ここでセルは上記ノイズ除去アルゴリズムを通過したもののみを用いる。 コーンサイズは主に $\Delta R = 0.7$ と $\Delta R = 0.4$ が用途別に用いられる。 $\Delta R = 0.7$ は low P_T オブジェクトのフラグメンテーション損失を除くとき、 $\Delta R = 0.4$ は高ルミノシティ時に jet の重なりを避けるためなどに用いられる。
- 2つの jet が重なった場合にはその共有するエネルギーが 50% 以上なら結合させて、そうでなければ 2 つに分ける。

 $K_T \mathbf{P} \mathbf{P} \mathbf{J} \mathbf{J} \mathbf{J} \mathbf{J} \mathbf{J} \mathbf{J}$

・ それぞれのクラスターにおいて $d_{ii} = P_{T,i}^2$ $d_{ij} = min(P_{T,i}^2, P_{T,j}^2) \times \Delta R_{ij}^2$ とする。

- d_{min} を見つける。もし $d_{min} = d_{ii}$ ならば、そのクラスターを jet とし、 $d_{min} = d_{ij}$ ならば、i とj のクラスターを結合する。
- 以下、同じことを繰り返す。K_T アルゴリズムはコーンと異なって、次々にクラスターを 結合させるので、jetのシェイプはあらかじめ決まっていない。

4.1.4 レプトンの再構成

ここでは、electronとmuonの再構成について説明する。

Electron の再構成

電磁カロリメータのみを用い、7×7 セルから成るクラスターを電磁クラスターと定義する。 Electronの再構成は、電磁クラスターに対して以下のカットをかけることによって行われる。

- ハドロンカロリメータへの漏れが無い。 Electron は殆どのエネルギーを電磁カロリメータに落とすため、ハドロンカロリメータへ のエネルギーの漏れが無いことを要求する。電磁カロリメータの2層目の 3×7 セルの $E_T \in E_T^{EM2}$ 、ハドロンカロリメータの1層目の $E_T \in E_T^{H1}$ として、 E_T^{H1}/E_T^{EM1} がある 閾値以下であることを要求する。
- シャワーのシェイプが細い Electron のシャワーはハドロンのシャワーに比べて細いため、シャワーのシェイプが細い ことを要求する。シャワーのシェイプは電磁カロリメータの2層目の $\eta \times \phi=3 \times 7$ セル と 7×7 セルの E_T 比とし、閾値を超えないことを要求する。
- トラックとのマッチング トラックが電磁クラスターの近くにあり、さらにE/Pが1に近いことを要求する。デフォ ルトでは、E/Pが0.7~4を要求している。これは π^{\pm} と区別するためである。 π^{\pm} は電 磁力ロリメータにエネルギーの一部しか落とさないため、E/Pは1よりも小さくなる。
- Isolation

Jet と区別するために、electron の周りにエネルギーデポジットが無いことを要求する。 b/c のセミレプトニック崩壊から出た electron と π^0 のダリッツ崩壊 ($\pi^0 \rightarrow e^-e^+\gamma$) による electron は周りにハドロンからのエネルギーがあるために、isolation を要求することで区別することができる。

Electron は photon が対生成で e^-e^+ を作り, その片方がソフトだった場合や, $\pi^\pm \ge \pi^0$ から の photon がたまたま同じ方向に飛び, E/P が1 に近かった場合などにフェイクとして間違っ て同定される。フェイクでで Jet を electron に間違って同定してしまう確率はおよそ 10^{-4} で ある。

Muon の再構成

Muon の質量は約 100MeV であり electron よりも 200 倍も重い。Muon の制動放射は $1/m^4$ に比例するため, muon はカロリメータを最小電離 (MIP) で通過し, カロリメータの外側にある ミューオンシステムでトラックが観測される。Muon の再構成はミューオンスペクトロメータ

と内部飛跡検出器のトラックのマッチングによって行われる。よって, muon は isolation を要求しなくても, 再構成が行えるが, b/cのセミレプトニック崩壊から出た muon と区別するためには, isolationの要求が必要である。

muon のフェイクとしては π^{\pm} がカロリメータを素通りしてしまう punch through や, π^{\pm} が カロリメータの前で崩壊して muon を出す decay in flight がある。フェイクで jet を muon に 間違って同定してしまう確率もおよそ 10^{-4} となる。

4.2 Fast simulation

Fast simulation は Atlfast[17] によって行われる. シミュレーションの手順は full simulation よりも大幅に簡略化されており、

- 1. イベント生成
- 2. Atlfast による検出器ののスメアリング・シミュレーション

の2段階で行われる。Atlfast は full simulation に合うように、オブジェクトをスメアリングす るだけである。精度の面では full simulation に劣るが、速度の面では大幅に勝っている。LHC は高エネルギー、高ルミノシティであるためイベントの量が極めて多い。バックグラウンドの 評価のような大きな統計を必要とする解析では fast simuration が実用的である。

4.2.1 Jet の再構成

Atlfast は generator の粒子の 4-vector をもとに, セルのエネルギーを計算する。セルを元に jet を再構成する。

Atlfast のセルは, $\eta - \phi$ 平面で,

- 0.1×0.1 for $|\eta| < 3$
- 0.2×0.2 for $3 < |\eta| < 5$

となっている。1つのセルに入射した, neutrino, muon, SUSY LSP 以外の粒子エネルギーを そのセルのエネルギーとする。

Jet の再構成の手順は以下のようになっている。

- 1. セルのエネルギーが1.5GeV よりも大きいものを initiator とする。
- 2. Initiator の E_T の大きいセルから R=0.4 以内のセルを一つのクラスターの候補とする。 クラスターに使われたセルは処理から外す。
- 3. クラスターの候補の中で、エネルギーが 5GeV 以上のものをクラスターとする。
- 4. $E_T > 10 \text{GeV}, |\eta| < 5 \text{ odev}$ jet とする。

Jet のフレーバー・タギングは, generator の情報を見て, 再構成された jet から R=0.2 の内側 に $P_T > 5$ GeV の b, c, または R=0.3 以内に $P_T > 10$ GeV 以上の *tau* がいるかどうかで行われ る。タギングの範囲は $|\eta| < 2.5$ である。

Jet のエネルギースメアリングは jet のエネルギーを基に一番最後に行われ, 低ルミノシティ のときは,

|η| < 3 の場合

$$\Delta E \over E = {0.50 \over \sqrt{E}} \oplus 0.03$$

 $3 < |\eta| < 5 の場合$
 $\Delta E \over E = {1.0 \over \sqrt{E}} \oplus 0.07$

で与えられている。

4.2.2 Electron, muon, photon の再構成

Electron, muon, photon の再構成は generator の粒子情報をそのまま利用する. Electron:

- isolation カット R=0.2 内にあるセルのエネルギーが 10GeV 以下

Muon:

- セレクションカット $|\eta| < 2.5, P_T > 6 GeV$
- isolation カット R=0.2内にあるセルのエネルギーが 10GeV 以下
 Photon:
 - $\nu \nu p = \nu p =$
- isolation カット R=0.2 内にあるセルのエネルギーが 10GeV 以下 エネルギースメアリングは, 低ルミノシティのときは,
- |η| < 3 の場合

$$\frac{\Delta E_e}{E_e} = \frac{0.12}{\sqrt{E_e}} \oplus \frac{0.245}{\sqrt{E_e^T}} \oplus 0.07$$

3 < |η| < 5 の場合

$$\frac{\Delta E_{\gamma}}{E_{\gamma}} = \frac{0.1}{\sqrt{E_{\gamma}}} \oplus \frac{0.245}{\sqrt{E_{\gamma}^T}} \oplus 0.037$$

で与えられる。pile-up と回路雑音をまとめて第2項としている。

4.2.3 Missing E_T の再構成

Atlfast の missing E_T の計算方法は、full simulation では cell-base で計算されるのに対して、 object-base で計算される。

$$\vec{E}_{X,Y} = -(\sum_{X,Y} \vec{E}_{X,Y}^{jet} + \sum_{X,Y} \vec{E}_{X,Y}^{unused \ cell} + \sum_{X,Y} \vec{E}_{X,Y}^{e,\mu,\gamma})$$
(4.3)

で計算される。

Atlfast の Jet, electron, photon, muon のエネルギーはスメアリングされているので、それら を用いて計算される Missing E_T もスメアリングされることになる。
第5章 シグナルとバックグラウンドの生成

5.1 SUSY シグナル

本論文では広範囲におけるパラメタ空間での SUSY 発見能力を論じるため、以下のような条件で SUSY イベントを生成した。Generator は ISAJET7.71[11]+Jimmy[13] を利用した。

- $m_0:100 \sim 2000 \text{ GeV} (100 \text{GeV step})$
- $m_1/2$:100 ~ 1500 GeV (100GeV step)
- $\tan\beta$:5, 10, 30, 50

mSUGRA におけるその他のパラメータである、 $sgn(\mu)$ と A については、すべて $sgn(\mu)=+, A=0$ としてある。

例として、以下に $M_{\tilde{q}} \sim M_{\tilde{q}} \sim 1$ TeVのポイントのパラメタと代表的な粒子の質量を示す。

表 5.1: SUSY シグナルのサンプルのパラメータ						
パラメータ	m_0	$m_{1/2}$	$tan\beta$	A	μ	
値	400 GeV	$400 \mathrm{GeV}$	10	0	+	

表 5.2: 主な SUSY 粒子の質量

SUSY particle	$\tilde{u_L}$	${ ilde g}$	$\tilde{\chi_1^{\pm}}$	$\tilde{\chi_2^0}$	$\tilde{\chi_1^0}$	h_0
質量 [GeV]	933.4	953.8	307.4	307.0	159.5	116.5

5.2 バックグラウンド

SUSY の基本的なトポロジは、MultiJet + Missing E_T + (leptons) であるので、このような イベントトポロジをもつものがバックグラウンドになる。このような性質をもち、LHC で頻繁 に生成されるものは $t\bar{t}$ + Njets, W + Njets, Z + Njets, $Q\bar{Q}$ + Njets(Q = b, c), Njets であ る。おもなバックグラウンドプロセスを表 5.3 にまとめる。

 $t\bar{t}$ process

LHC 実験では top クォークの対生成が頻繁に起こる。Tevatron と異なり、LHC では gluongluon フュージョンのプロセスが効く。top クォークは b クウォークと W($\rightarrow l\nu, qq$) に崩壊す るので、MultiJet+Missing E_T という条件を満たし、SUSY プロセスの主要なバックグラウン ドとなる。

表 5.3: バックグラウンドプロセスと生成したイベント数

Generated process	cross section	generated event($\times 10^6$)	$L(fb^{-1})$
$t\bar{t}$ +Njets (WW $l\nu \ 1\nu$) N=0~3	$\sim 0.1 nb$	15	100
$t\bar{t}$ +Njets (WW l ν qq) N=0~3	$\sim 0.5 nb$	30	60
$t\bar{t}$ +Njets (WW qqqq) N=0~3	$\sim 0.5 nb$	30	60
W+Njets(W $l\nu$) N=2 ~ 5	$\sim 1nb$	40	20
$Z+Njets(Z \nu\nu) N=2 \sim 5$	$\sim 0.1 nb$	4	50
Z+Njets (Z ll) N=2 ~ 5	$\sim 0.4 nb$	3	60
QCD QQ+Njets (Q=b,c) N=0 \sim 3	$\sim 10 nb$	100	20
QCD Njets N=2 ~ 6	$\sim 50 \mu b$	300	5

W process

LHC ではWはvalenceとsea クォークのフュージョンにより生成される。W process も Multi Jet を含むイベントは大きなバックグラウンドとなる。前述したようにW process を除くため に1 lepton モードでは横方向質量 (Transverse Mass) によるカットが用いられるが、 $W \rightarrow \tau \nu$ に崩壊したときはカットを通る。また、 τ がハドロン崩壊した場合や、 e, μ がアクセプタンス 外に飛んだときは0 lepton モードにも効く。

Z process

ZもWと同様に、valenceとsea クォークのフュージョンにより生成される。Zはlepton対 に崩壊するモードと、neutrino対に崩壊するモードがある。前者はMissing E_T カットにより τ に崩壊するものが少し残るぐらいである。後者は0leptonを要求するモードで効く。

QCD process

QCD process は大きく分けて heavy flavor(b,c) を含む QQ+jets と、すべて light flavor から 構成される Njets の 2 つがある。前者は heavy flavor のセミレプトニック崩壊により neutrino が放出され、これが Missing E_T となる。後者は Missing E_T を持たないように思われるが、ク ラック*に飛んだときなどに検出器のの誤測定により、Missing E_T が生じる。(fake Missing E_T) QCD process は断面積が~ $10\mu b^{-1}$ と SUSY(~ $10pb^{-1}$)の 10^6 も大きいので無視できないバッ クグラウンドとなる。

また、generator レベルで表 5.4のカットをかけて生成したものを標準サンプルとして用いる。

5.2.1 イベント生成

すべてのバックグラウンドは Generator として Alpgen2.05[10]+Jimmy(Herwig) を用いて生成した。バックグラウンドの生成は、図 5.1 のように、まず黒線で表されるハードスキャッター とパートンの Matrix Element を Alpgen で生成し、次いで Jimmy を用いてハドロナイゼーションや赤線で表されるようなコリニアーやソフトな領域に Parton Shower を追加した。

^{*&}lt;br/>| $\eta \mid \sim 1.5$ はバレルとエンドキャップの境目であり、ケーブルなどで物質量が大きい領域である。この領域をクラックという。

process	generator カットとスケール				
$W \rightarrow l\nu$	$P_T > 40 \text{GeV}$,全てのパートンについて η < 6				
	Factorization : $Q^2 = m(W)^2 + \sum P_{T,jet}^2$				
	Renormalization ; each P_T of jet				
	$E_T > 10 \text{GeV}$				
$Z \rightarrow ll$	$P_T > 40 \text{GeV}$, 全てのパートンについて $ \eta < 6$ for all parton				
	Factorization : $Q^2 = m(Z)^2 + \sum P_{T,jet}^2$				
	Renormalization : each P_T of jet				
	$P_{T,l} > 5 ext{GeV}$ と レプトンについて $\mid \eta \mid < 3$				
	M_{ll} =50-500GeV				
$t\bar{t} \rightarrow (l\nu l\nu, l\nu qq, qqqq)$	$P_T > 40 { m GeV}$,全てのパートンについて $ \eta < 6$				
	Factorization : $Q^2 = m(top)^2 + \sum P_{T,top/jet}^2$				
	Renormalization : each P_T of jet				
Njets	$P_T > 40 ext{GeV}$,全てのパートンについて $ \eta < 6$				
	Factorization : $Q^2 = \sum P_{T,jet}^2$				
	Renormalization : each P_T of jet				
QQ + Njets(Q = b, c)	$P_T > 40 \text{GeV}$,全てのパートンについて $ \eta < 6$ (b,c を含む)				
	Factorization : $Q^2 = \sum P_{T,jet}^2$				
	Renormalization : each P_T of jet				

表 5.4: バックグラウンドの generator レベルでのカット



 \boxtimes 5.1: Matrix Element \succeq Parton shower

Parton Shower \succeq Matrix Element

ここでは、Parton Shower(PS) と Matrix Element(ME) について説明する。 P_T スケールの 大きな領域の数本のパートンは ME で生成し、スケールの小さい領域は PS でパートンを生成 する。

Matrix Element(ME) によるパートンの生成は、ファインマンダイアグラムから断面積を計算し、イベントを生成する手法である。 P_T が大きい領域では、Parton Shower よりも正確な予言ができる。

ME に対して、Parton Shower(PS) は1個のパートンがスプリットする確率を用いて、ME にソフトやコリニアーなパートンを追加する手法である。DGLAP 発展方程式を用いれば、パー トンがスプリットする確率を計算することができる。ME はソフトやコリニアーな領域では発 散してしまうため、このような領域では Parton Shower がよい近似となる。

発展変数 $\tau = ln(Q^2/\Lambda^2)$ とすると, τ を持つパートン a が $\tau_{min} = ln(Q_0^2/\Lambda^2)$ になるまで他の パートンを放出しない確率は,

$$S_a(\tau) = exp(-\int_{\tau_{min}}^{\tau} d\tau' \int_{Z_{min}}^{Z} dz \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi} P_{bc \leftarrow a}(Z))$$
(5.1)

で与えられ、Sudakov ファクターと言う。 τ_{max} を持っているパートンが $\tau \sim \tau + d\tau$ の間に分裂 する確率は

$$R = \frac{S_a(\tau_{max})}{S_a(\tau)} \frac{dW_{bc \leftarrow a}}{d\tau} d\tau$$
(5.2)

で与えられる。

Factorization スケール

Factorization スケールはパートンを発展させる方法を切り替えるスケールであり, Factorization スケール以下のパートンの発展は DGLAP 方程式によって評価する。DGLAP 方程式の スプリットに関する関数の部分は PS を用いる。Factorization スケールよりも高いスケールは ハードな物理として ME で計算する。(図 5.2)



Factorization scale

図 5.2: Factorization スケール

Renormalization スケール

 $\alpha_s(Q^2)$ はLeading Log 近似で

$$\alpha_s(Q^2) = \frac{\alpha_s(\mu^2)}{1 + \alpha_s(\mu^2)\frac{\beta_0}{4\pi}ln(\frac{Q^2}{\mu^2})}$$
(5.3)

で与えられるが、これはどこかのスケールで規格化しなければならない。このスケールを Renormalization スケールという。式 5.3 で μ が Renormalization スケールである。このスケールに 全ての計算は依存してはならない。一般に s-channel で \sqrt{s} 、t-channel で P_T などがスケールとして選ばれる。

5.2.2 MLM Matching

Alpgen(ME)のカバーする領域はハードであるので, $P_T > 40 GeV$ 以上とし, jet と jet の間の ΔR は $\Delta R > 0.7$ とした。そして、Jimmy(PS)のカバーする領域は Alpgen がカバーしていない 領域となり, $P_T < 40 GeV$ (ソフト)と ME で生成した jet から ΔR が $\Delta R < 0.7$ (コリニアー)で ある.したがって、もし PS が ME の領域のシャワーを発生させたときはそのダブルカウント に対処する必要がある。その対処のひとつとして編み出された方法が MLM Matching である。 MLM Matching は PS が ME がカバーする領域の jet を生成したらそのイベントを除く方式 である。この比較はハドロナイゼーション前のパートン情報を用いて行われる。ME のカバー する領域は, $P_T > 40 GeV$, jet と jet の間の ΔR が 0.7 以上であるので, $P_T > 40 GeV$ もしくは jet と jet の ΔR が 0.7 以上な PS が生成された場合、そのイベントを除く。

第6章 Missing E_T

SUSY のイベントトポロジは Multijets + Missing E_T + (leptons) であり, Missing E_T は重要な SUSY の信号である。Missing E_T は Lightest Supersymmetric Particle(LSP) や W,Z 由来の neutrino などであり、測定器で捕まえられずに、見えないエネルギーとなるものをいう。



図 6.1: SUSY シグナルとバックグラウンドの Missing E_T

図 6.1 は SUSY 事象とバックグラウンドの Missing E_T 分布である。SUSY 事象は大きな Missing E_T を持っており、このように Missing E_T は新たな物理現象のよいプローブであるこ とがわかる。

現在の ATLAS の Missing E_T の計算は cell-base で計算されており、計算式は以下のようになる。

$$-\vec{E}_X = \sum \vec{P}_X(cell) + \sum \vec{P}_X(muon) + \sum \vec{P}_X(loss \ in \ cryostat)$$
(6.1)

$$-\vec{E}_Y = \sum_{V} \vec{P}_Y(cell) + \sum_{V} \vec{P}_Y(muon) + \sum_{V} \vec{P}_Y(loss \ in \ cryostat)$$
(6.2)

右辺第1項はトポロジカルクラスタリングで条件を満たしたセルのエネルギーを足したもの である。セルのエネルギーは4.1.1 で述べた H1 style キャリブレーションで補正する。第2項 は muon のエネルギーである。Muon は カロリメータを MIP として通過し, エネルギーをほと んど落とさないので, セルとは別にエネルギーを足す必要がある。第3項はクライオスタット の補正である。Jet はカロリメータに到達する前に真空冷却器であるクライオスタットでエネ ルギーを損失してしまうので, ここで補正を行う。 このうち大部分は第一項のセルのエネルギー和が占めている。ATLAS のカロリメータは細かい granularity と大きな coverage($|\eta| < 5$)を持っている。しかし、以下のような理由のため、測定精度が悪化する。

- デッド・ホット・ノイズセルの影響の除去
- パイルアップの抑制
- 不完全なエネルギーキャリブレーション
- デッドマテリアル、クラックでのエネルギーロス

図 6.2 に ATLAS のデッドマテリアルの分布を示す。 $|\eta| \sim 1.5$ はバレルとエンドキャップの つなぎ目なので検出器がない領域 (クラック) である。また、ここには内部検出器や Li.Ar カロ リメータの読み出しケーブルなどがあるため、数 X_0 の物質量があり、多くのエネルギーが失 われる。他にもクライオスタットなどで失われたエネルギーの補正は不可欠である。



図 6.2: デッドマテリアルの分布

SUSY の正確な測定では Missing E_T の正確な測定が不可欠であるため、本章では Missing E_T の性質と、実験初期段階での Missing E_T の検証について述べる。

6.1 Missing E_T の性質

ここでは Missing E_T の性質について簡潔に述べる。Missing E_T の性質についてはスケール、 分解能、非ガウシアンなテイルの3つを理解することが特に重要になる。 スケールとそのシフトは以下のように定義される。

$$\begin{aligned} \text{Missing } E_T \ Scale &= \frac{\text{Reconstructed Missing } E_T}{\text{True Missing } E_T} \\ \text{Missing } E_T \ Shift &= \frac{\text{True Missing } E_T - \text{Reconstructed Missing } E_T}{\text{True Missing } E_T} \end{aligned}$$
(6.4)

スケールは True Missing E_T と再構成された Missing E_T の比であり、シフトはそのずれの 割合を示す量である。このスケールが悪いと、不変質量の再構成やエッジをフィットする際な どに問題となる。

以下の図はさまざまなサンプルでの Missing E_T シフトを示したものである。赤、青はの方法の違いで赤が 2σ カット,青がトポロジカルクラスタリングである。ATLAS では標準でトポロジカルクラスタリングが用いられる。シフトのずれの程度は 5%程度である。



図 6.3: Missing E_T シフト。赤が 2σ カット, 青がトポロジカルクラスタリングである。

6.1.2 分解能

Missing E_T 分解能 は

$$\Delta$$
 Missing $E_T = True$ Missing $E_T - Reconstructed$ Missing E_T (6.6)

の分布の広がりで定義される。検出器の有限の分解能のためこの分布はほぼガウシアンとなる。 図 6.4 は SUSY,di-jet, $t\bar{t}$ サンプルなどの Missing E_X 分解能を $\sum E_T$ の関数として plot したものである。TDR[2] によると分解能は $\sum E_T$ の関数として、

$$\Delta Missing E_X = p_0 \times \sqrt{\sum E_T}$$
(6.7)

とあらわすことができる。 p_0 の値はおおよそ0.5となる。また、イベントトポロジーごとに異なった分解能が得られている。これは、本来は異なる補正が異なるオブジェクト $(e, \gamma, jet, ...)$ に適用されるべきであるが、現在はこれが考えられていないことに起因すると考えられている。



図 6.4: di-jets, SUSY, $t\bar{t}$ サンプルの Missing E_T 分解能

6.1.3 非ガウシアンなテイル

SUSY 事象にとって大きな Missing E_T の測定は重要であり、Missing E_T の誤測定はバック グラウンドの測定の危険要因となる。この誤測定に起因する Missing E_T テイルの理解は、バッ クグラウンドの不定性を取り除く意味でとても重要である。たとえば、QCD Multijets は ~ μb ととても大きな断面積を持っているので、小さなテイルでも SUSY にとっては危険なバックグ ラウンドとなりうる。

ATLAS には電磁カロリメータ、ハドロンカロリメータそれぞれにおいて、バレル部とエンドキャップ部があって、それぞれ分解能が異なるため、分解能は単純なシングル・ガウシアンにならないことがテイルの原因のひとつである。また、その他の非ガウシアンなテイルの原因は以下のようなものが考えられる。

- シャワーのカロリメータからの漏れ
- フェイク muon
- シミュレーションには入っていないが宇宙線やビームハローの効果

図 6.5 はシャワーのカロリメータからの漏れの例である。図 6.6 は di-jet イベントにおける、 ΔE_T の分布であるが、クラックから jet がミューオンシステムに漏れて再構成された Missing E_T が True Missing E_T から大きくずれることになるのでテイルが現れている。

6.2 実験での Missing E_T の検証

ここでは Missing E_T を実験初期段階 $1fb^{-1}$ で検証する方法を説明する。

6.2.1 横方向質量 (Transverse Mass)

ここでは W boson の横方向質量 (Transverse Mass) を用いて Missing E_T の分解能を検証する方法を説明する。



図 6.5: シャワーのカロリメータからの漏れ

図 6.6: di-jet イベントでの Missing E_T テイル

方法・概念

よく知られているように、W boson の Transverse Mass は M_W でヤコビアン・ピークをつく る。しかし、検出器のエネルギー分解能によって広がった分布になってしまう。図 6.7 は Tevatron での Transverse Mass の分布である。実線は検出器分解能なし、塗りつぶされた領域は検出器 分解能を考慮したものである。この広がりは W boson の崩壊幅と検出器分解能の効果による ものなのでこの広がりをさまざまな $\sum E_T$ 領域で測定できれば、Missing E_T の分解能を見積も ることが可能となる。



図 6.7: Tevatron での検出器の効果

Transverse Mass distribution



図 6.8: W+jet の Transverse Mass を用いた分 解能の検証

図 6.8 はこの手法の概念図を示す。図の右半分が σ_{MET} の効果を示しているのでこれをガウ シアンでフィットして見積もる。今回は full simulation を用いて、この手法を調査した。使っ たサンプルと統計量を下に示す。今回は W+2parton 以上を使用した。

表 6.1: 使用した W+jets サンプル

W Process	Cross section(pb)	イベント数	積分ルミノシティ (pb^{-1})
W+2parton	818	10000	1.2
W+3parton	155	10000	64.5
W+4parton	29.3	10000	341
W+5parton	8.37	10000	1190

分解能の見積もり

まず W サンプルから lepton と Missing E_T を拾ってきて Transverse Mass を構成することか らはじめる。使ったセレクションは極めてシンプルなものである。まず、lepton は electron,muon の両方を使い、 $P_T=20$ GeV 以上のもの 1 個を要求する。また、2parton 以上のサンプルだけを 使っているため、 $P_T > 40$ GeV 以上の jet が 2 個以上あるという条件を追加する。Transverse Mass(M_T) は次式のように計算される。

$$M_T = \sqrt{2 \not\!\!\!E_T P_{Tl} (1 - \cos \theta)} \tag{6.8}$$

図 6.9 に $\sum E_T = 100 \sim 600 \text{GeV}$ での M_T の分布を載せる。100 GeV ごとに M_T 分布をつくり、 フィットする。また、見積もれる $\sum E_T$ は統計量によるが、本論文では $\sum E_T = 600 \text{GeV}$ までの 見積もりを目標とする。



図 6.9: $\sum E_T = 100 \sim 600 \text{GeV}$ での M_T の分布。左上から 100 ~ 200 GeV,200 ~ 300 GeV,300 ~ 400 GeV,400 ~ 500 GeV,500 ~ 600 GeV である。

フィットのレンジは W boson の質量から上下 20GeV として 60-100 GeV とした。これから 各 $\sum E_T$ 領域で σ_{fit} を求めることができる。この σ_{fit} から、 σ_{res} は

$$\sigma_{res,X} = \frac{\sqrt{\sigma_{fit}^2 - \sigma_{MC}^2}}{\sqrt{2}} \tag{6.10}$$

となる。W boson の崩壊幅 (Γ_W)の分を引く必要があるので、MC Truth をフィットして求めた σ_{MC} の寄与を除いてある。また、 $1/\sqrt{2}$ で割っているのは、Missing E_T の分解能から Missing E_X の分解能に置き換えるためである。

方法の検証

方法の是非を検証するために本物の分解能と見積もった分解能の比較を行う。本物の分解能は

$$\Delta E_X = True E_X - Reconstructed E_X \tag{6.11}$$

を同じ $\sum E_T$ 領域でつくり、それをガウシアンでフィットして求める。図 6.10 に本物の分解能 と見積もった分解能の比較を示す。

見積もった分解能が $\sigma_{res,X} = 0.53 \times \sqrt{\sum E_T}$ 、本物の分解能が $\sigma_{res,X} = 0.58 \times \sqrt{\sum E_T}$ であり、10%の違いで一致している。



図 6.10: Missing E_X の分解能。黒が本物、赤が見積もった Missing E_X 分解能を示す。

バックグラウンド

この手法では主に $t\bar{t}$ プロセスがバックグラウンドになると考えられる。図 6.11 に W プロセ スと $t\bar{t}$ プロセスの Transvarse Mass 分布の比較を載せる。左から W+jets, $t\bar{t} \rightarrow l\nu qq + jets$, $t\bar{t} \rightarrow l\nu l\nu + jets$ である。



図 6.11: W プロセスと $t\bar{t}$ プロセスの Transvarse Mass 分布。左から、W+jets, $t\bar{t} \rightarrow l\nu qq + jets$, $t\bar{t} \rightarrow l\nu l\nu + jets$ の分布である。

 $t\bar{t} \rightarrow l\nu qq + jets$ では基本的に lepton は W boson 由来であり、Missing E_T も W boson から のものが大部分だと考えられるのでそれほど変化はないが、 $t\bar{t} \rightarrow l\nu l\nu + jets$ では、lepton の 個数を 1 個と要求しても W 由来の neutrino が 2 個あるので、Transverse Mass はきれいなエッ ジを持たず広がった形になる。

一般的に $t\bar{t} + jets$ の効果を抑えるには以下のような方法が用いられる。

• top クォークの質量の再構成

● Jet のマルチプリシティの低い事象を選ぶことで top クォークの効果を抑える

しかし、これらの方法は統計量を減少させるので、統計的にこれらの方法を採択することは 厳しい。本論文は逆に $t\bar{t}$ を利用する形で Missing E_T の分解能を見積もる。 $t\bar{t} \rightarrow l\nu l\nu + jets$ は $t\bar{t} \rightarrow l\nu qq + jets$ に対して生成断面積で 1/5 であり、さらに 1 lepton を要求することで $t\bar{t} \rightarrow l\nu l\nu + jets$ の効果を抑えることができる。Transverse Mass のフィットも 60~100GeV に限定して行うので、分解能の見積もりにおける $t\bar{t} \rightarrow l\nu l\nu + jets$ の影響は小さい。また、 $t\bar{t} \rightarrow l\nu qq + jets$ も厳密には bottom クォーク起源の neutrinoの違いがあるが、ハードな lepton と Missing E_T は W boson 起源であると考えられるので、W+jet との Transverse Mass 分布 の違いは大きくない。よって特別なセレクションを課さずに、前節と同じ方法で分解能を見積 もる。

図 6.12 に $t\bar{t}$ +jet を含めたときの分布を示す。W+jets だけで見積もったときに比べて、分解能 は悪化する。これは $t\bar{t} \rightarrow l\nu qq$ +*jets* プロセスの b クォーク起源の neutrinoの効果で、Transverse Mass 分布がわずかに広がるからである。しかし、実際の実験ではこの効果の補正は可能であ る。見積もった分解能が $\sigma_{res,X} = 0.54 \times \sqrt{\sum E_T}$ 、本物の分解能が $\sigma_{res,X} = 0.57 \times \sqrt{\sum E_T}$ で あり、前節と同様に 10% 以内で見積もりが可能である。 $t\bar{t}$ の統計量が増えた分だけエラーが小 さくなる。

6.2.2 その他の方法

この他にも Missing E_T を検証するさまざまな方法が考えられている。ここでは $Z \rightarrow \tau \tau \rightarrow lh$ を用いてスケールを見積もる方法とミニマムバイアスイベントを用いて分解能を見積もる方法 を簡単に紹介する。



図 6.12: $t\bar{t} + jets$ を含めたときの Missing E_X の分解能。黒が本物、赤が見積もった Missing E_X 分解能を示す。

Z の不変質量

 $Z \rightarrow \tau \tau \rightarrow lepton - hadron$ を用いて Missing E_T のスケールを評価する方法を紹介する。

$$Z \to \tau \tau \to l \nu \nu h \nu \tag{6.12}$$

これから、Zの不変質量を解くために以下を適用する。

- nuetrino システムは τ からの崩壊物である jet と lepton と同じ方向に飛ぶ
- これは $m_{\tau} \sim 0$ とすることと同じである

 $\tau\tau$ 不変質量は θ を2つの崩壊物の間の角度とすると

$$M_{\tau\tau} = \sqrt{2(E_l + E_{\nu l})(E_h + E_{\nu h})(1 - \cos\theta)}$$
(6.13)

となる。ここで、レプトンサイドの nuetrino は 2 個出るはずであるが 1 つにまとめて書いた。 また Missing $E_{X,Y}$ は、 \bar{u}_l, \bar{u}_h をそれぞれの崩壊物の方向ベクトルとすると、

$$E_{X(Y)} = (E_{\nu l}\bar{u}_l)_{X(Y)} + (E_{\nu h}\bar{u}_h)_{X(Y)}$$
(6.14)

と書き表せる。このシステムは解くことができ、分解能について、 $\sigma(M_{\tau\tau}) \propto \sigma(E_T) / \sin(\Delta \phi)$ となる。また、スケールについても2つの間には強い相関がある。図 6.13 は $M_{\tau\tau}$ と Missing E_T scale の相関を示している。 $\tau\tau$ 不変質量のずれ3%は Missing E_T スケールのずれ10%に相当する。

最後に不変質量の分布を示す。これは $100pb^{-1}$ での分布である。このときシグナル ~ 300 イベント、バックグラウンドは主に W プロセスと $t\bar{t}$ プロセスでシグナルの 20% 程度である。



図 6.13: Z 不変質量と Missing E_T スケールの依存性



図 6.14: Z 不変質量分布

ミニマムバイアスイベント

ミニマムバイアスイベントとは2つの陽子が非弾性散乱するソフト $(low P_T)$ な反応のことである。反応の Q^2 が小さいため、このプロセスからは本物の Missing E_T である neutrino はあまり発生しない。

ミニマムバイアスイベントを用いることで、比較的低い $\sum E_T$ 領域で分解能の検証ができる。図 6.15 は $\sum E_T$ 領域 160-200GeV での Missing E_T 分布である。黒は neutrino の分布 であるが、ミニマムバイアスイベントでは neutrino の寄与は小さく、もっとも大きな寄与は coverage(| η |< 5) が限られている影響によるものである。

各 $\sum E_T$ 領域で ΔE_X を求め、Missing E_X の分解能を $p_0 * \sqrt{\sum E_T}$ でフィットしたものが図 6.16 である。フィットは $\sum E_T = 80 GeV$ 以上でしてある。 $\sum E_T \sim 300 GeV$ 程度まではうまく フィットでき、ミニマムバイアスイベントを用いた方法は実験初期でMissing E_T の分解能やシ フトを確認する有望な方法である。

Missing E_T の検証のまとめ

解析の結果、現在のところ以下の精度で Missing ET の検証が可能である。

• スケール

Z boson の不変質量を用いることで、10% 以下での精度で決められる。現在開発が進め られている object-base(e, γ, jet ごとにをキャリブレーション行う)を用いることで、更 なる改善が期待されている。



図 6.15: ミニマムバイアスイベントの Missing \boxtimes 6.16: ミニマムバイアスイベントの Missing E_T E_X 分解能

• 分解能

W+jet の Transverse mass とミニマムバイアスイベントの結果を組み合わせることで、 $\sum E_T \sim 600 \text{GeV}$ まで 10% 程度の精度で決められる。それ以上の領域でさらに検証する ために、di-jet イベントを用いる方法などが考えられている。

非ガウシアンなテイルの検証に関しては、現在研究が進められている。

第7章 SUSY発見能力と系統誤差

本章では第5章で生成したシグナルとバックグラウンドを用いて、ATLAS実験初期でのSUSY 粒子発見能力を研究する。それに含めて、バックグラウンドの不定性についても考察する。

7.1 イベント セレクションと発見モード

ここでは SUSY の基本的なセレクションについて説明する。

- 1. $\not\!\!\!E_T > max(100 GeV, 0.2 M_{eff})$
- 2. 4本以上の jet ($|\eta| < 5.0, P_T > 50$ GeV, 一番高い P_T を持った jet は $P_T > 100$ GeV)
- 3. Transverse Sphericity > 0.2

SUSY のイベントトポロジは Multi Jets と Missing E_T であるため, 大きな Missing E_T と jet を 4 本要求している。また 2.2.3 で述べたように, SUSY のイベントは球に近い形をしているの で, Transverse Sphericity によるセレクションを行う。

今回は以下の3つの発見モードについての発見能力を調べた。

- 1. 0 lepton モード Isolated electron または isolated muon ($P_T > 20 GeV, |\eta| < 2.5$) が無い
- 2. 1 lepton モード Isolated electron または isolated muon ($P_T > 20 GeV$, $|\eta| < 2.5$) が 1 個 基本的なセレクションに加えて, transverse mass(\mathcal{E}_T , lepton) > 100 GeV
- 3. 2 lepton モード Isolated electron または isolated muon ($P_T > 20 GeV, |\eta| < 2.5$) が 2 個

1 lepton モードについては、W+jets、 $t\bar{t}$ +jetsのバックグラウンドを抑えるために、Transvese Mass が 100GeV 大きいことを要求している。2 lepton モードは崩壊過程で $Z \rightarrow l^+l^-$ などが 含まれることが多いので、今回は 2 つのレプトンの電荷が逆であることを要求する。

この研究は大きな統計量が必要なので、fast simulalation で行った。ただ、lepton の検出効率 など、full simulation でしか研究できないものは full simulation で見積もって、fast simulation に適用した。今回は SUSY イベントを用いて full simulation で見積もった結果、lepton の検出 効率は表 7.1 の値を適用した。検出効率の定義は、

$$\epsilon = \frac{Number \ of \ Reconstructed \ lepton}{Number \ of \ True \ lepton} \tag{7.1}$$

である。 P_T レンジは True lepton の値を利用し、どちらも ATLFAST と同じ P_T , η , isolation カットをかけている。electron の検出効率が high P_T になるにつれて下がっている。これは、electron

表 7.1: SUSY イベントにおける検出効率

P_T range (GeV)	electron	muon
$P_T \ 15-35$	0.68	0.72
$P_T \ 35-50$	0.71	0.75
$P_T 50-80$	0.71	0.76
$P_T 80-130$	0.67	0.76
$P_T 130$ -	0.63	0.75

が high P_T になればそれと相対的に isolation 条件も変えるべきであるが、現在は isolation カットに絶対的な値が用いられているため、再構成された electron が少なくなっているからである。 0 lepton モード、1 lepton モード、2 lepton モード、それぞれの特徴を以下に示す。

- 0 lepton モード どのサンプルも同程度に効く。Z プロセスはこのモードでしか効かない。また、QCD プ ロセスは Effective mass の低領域では寄与が大きいが、高領域ではほとんど無視できる。
- 2. 1 lepton mode $t\bar{t} \ge W$ プロセスがほとんどを占める。
- 2 lepton mode
 ほとんど tī プロセス (lvlv mode) が占める。

SUSY シグナルは $M_{eff} \sim 1 TeV$ 以上あたりからのバックグラウンドに対する excess として 観測されるが、バックグラウンドとスロープの形が非常に似ており、また、excess も大きなも のではないので発見は容易ではない。そのため、本研究で取り上げるセレクションの最適化と バックグラウンドの評価が非常に重要になる。

7.2 セレクションの最適化

ここではセレクションの最適化について述べる。

前述したように、 m_0 については 100GeV~2000GeV の領域を 100GeV 間隔, $m_{1/2}$ について は 100GeV~1500GeV の領域を 100GeV 間隔で区切り,格子状に点を選んだ。 $\tan \beta$ は 5, 10, 30, 50 の 4 通りについて調べた。

ATLAS で使われているシグニフィキャンスは、シグナルの数をs、バックグラウンドの数をbとして、

$$S_f = \frac{s}{\sqrt{b}} \tag{7.2}$$

で与えられる。また、イベント数がs > 10であることを要求する。

最適化に関しては、表 7.2 にあるように領域で、Missing $E_T(\mathbb{P}_T)$, leading jet の $P_T(P_{T,1})$, 2 ~4 番目に hard な jet の $P_T(P_{T,2,3,4})$, transverse sphericity(S_T)を変化させ、 S_f が最大となる カットを求めた。最適化は各 SUSY ポイントにおいて実行した。

図 7.1, 図 7.2 は, m_0 - $m_{1/2}$ 平面での Missing E_T のセレクションの値を示している。ATLAS では, SUSY の発見に対してシグナルの数が 10 以上と定義されているので, シグナルの数が 10

表 7.2: 最適化のための各カットの範囲

variable	lower limit	upper limit
E_T	100	1000
$P_{T,1}$	50	500
$P_{T,2,3,4}$	50	500
S_T	0.1	0.3



図 7.1: 0 lepton モードでの最適 Missing E_T 図 7.2: 1 lepton モードでの最適 Missing E_T カット カット

未満であった SUSY のパラメータの点では、Missing E_T を 0 としてある。0 lepton モードに ついては、 $m_{1/2}$ が大きくなるほど、大きな Missing E_T を要求している。これは、 $m_{1/2}$ が大きく なるほど $\tilde{q}, \tilde{g} \in \tilde{\chi}^0$ の差が大きくなり、Missing E_T が大きくなるからである。1 lepton モード に関しては、バックグラウンドが比較的少ないので、あまりパラメタによらず、~400GeV 程 度の Missing E_T カットが有効である。

図 7.3,図 7.4 は leading jet の $P_T(P_{T,1})$ を示している。シグナルの数が 10 未満であった SUSY の パラメータの点では、要求する P_T を0としてある。0 lepton モードにおいて、 $m_{1/2}$ が大きくなる ほど大きな P_T を要求しているのは、 $\min(m(\tilde{q}), m(\tilde{g}))) と m(\tilde{\chi}_2^0), m(\tilde{\chi}_1^{\pm})$ の差が大きくなり、 P_T の 大きな jet が放出されるためである。また、中央に溝が見えるのは、 $m(\tilde{g}) > m(\tilde{t}) > m(\tilde{\chi}_2^0), m(\tilde{\chi}_1^{\pm})$ となり、崩壊の段数が増えるので jet の P_T が小さくなるのが原因である。

1 lepton モードについては、Missing E_T , $P_{T,1}$, $P_{T,2,3,4}$ ともに、0 lepton モードよりもパラ メータの変化が少ない。これは、1 lepton モードはシグナルの数が少ないために、セレクション を厳しくするとシグナルの数が減りすぎ、 S_f が小さくなってしまうためである。

図 7.5, 図 7.6 は, セレクションを最適化したときの Effective Mass の分布である。SUSY のシ グナルは, $m(\tilde{g}) \sim m(\tilde{q}) \sim 1 TeV$ のポイントを使用している。0 lepton モード, 1 lepton モー ド共に, 大きな Missing E_T を要求し, バックグラウンドを抑えている。最適化前に比べ, シグナ ルの数がバックグラウンドの数に比べて大幅に多くなっており、十分発見可能であることが分 かる。また、表 7.3 に $M_{SUSY} \sim 1$ TeV のポイントの各モードの最適カットを示す。0,1 lepton モードでは大きな Missing E_T カットを課す。



図 7.3: 0 lepton モードでの最適 P_{T,1} カット





図 7.4: 1 lepton モードでの最適 P_{T,1} カット

図 7.5: 最適化後の 0 lepton モードの Effective 図 7.6: 最適化後の 1 lepton モードの Effective Mass 分布 Mass 分布

7.3 SUSY 発見能力

ここでは ATLAS の SUSY 発見能力について述べる。

ATLAS では、s > 10 かつ $S_f > 5$ の場合に、SUSY を発見可能であると定義している。セレクションの最適化は、 m_0 - $m_{1/2}$ 平面の SUSY のシグナルを生成した各点で、 S_f が最大になるようにパラメータを決定した。



図 7.7 ~ 図 7.10 は $1fb^{-1}$ での SUSY 発見能力を 0,1,2 lepton モードについてプロットしたものである。ラインは, $S_f > 5$ かつ s > 10 以上を満たす領域の上端を結んだものであり, ライン



表 7.3: *M_{SUSY}* ~1TeV のポイントの最適化後のセレクション

図 7.9: 発見能力 $(\tan \beta = 30)$

1000

 $m_0 (GeV)$

500

図 7.10: 発見能力 $(\tan \beta = 50)$

1000

 $m_0 (GeV)$

1500

2000

500

よりも m_{1/2} が小さい領域で SUSY が発見可能であることを示している。

1500

図 2.2 の $\tilde{g} \geq \tilde{q}$ の mass contour を見ると, $1fb^{-1}$ で min(m(\tilde{g}),m(\tilde{q}))~1.5TeV の SUSY まで 発見可能であることがわかる。

2000

0

0

0 lepton モードと1 lepton モードを比較すると、1 lepton モードは0 lepton モードに比べ て、シグナルも減るがそれ以上にバックグラウンドの数を落とすことができる。しかし、シグニ フィキャンスが $S_f = \frac{s}{\sqrt{b}}$ で定義されているために、バックグラウンドの減りがルートでしか効 かないため、0 lepton モードよりも発見能力が低い。さらに、1 lepton モードはシグナルの数 が少ないため、s > 10 という条件で発見能力が低くなる。2 lepton モードは lepton を要求する 条件が厳しいため 0,1 lepton モードに対して発見能力は劣る。

7.4 系統誤差の評価

0

7.4.1 バックグラウンド生成の不定性

バックグラウンドの MC 生成については第4章で述べたが、パラメタの設定に不定性があり、 それを系統誤差として見積もらなければならない。本研究ではオリジナルサンプルに対してパ ラメタを変更したサンプルを生成し、イベント数と分布を比較した。

オリジナルサンプルは表 7.4 のような条件で生成される。これに対して以下のようなパラメ タの不定性が考えられる。

スケールに関する不定性

1. Renormalization スケール オリジナルサンプルではそれぞれの jet の P_T が用いられているが、 $0.5 \times \text{each } P_T$ of jet と設定して比較する。 表 7.4: オリジナルサンプルの generator レベルのカット

generator カットとスケール $P_T > 40 \text{GeV}$ と全てのパートンについて | η | < 6 Factorization : $Q^2 = m(top, Wetc)^2 + \sum P_{T,jet}^2$ Renormalization : P_T of each vertex PDF : CTEQ6L

2. Factorization スケール オリジナルサンプルでは jet の $\sum P_T^2$ が用いられているが、この設定も不定性があるため、 mean(P_T^2 of jet) と比較する。スケールが小さくなるため、PS 起源の jet が抑制されるこ とが予想される。

パートンレベルにおける ME と PS のセパレーションに関する不定性

1. Low *P_T* サンプル

オリジナルサンプルではパートンレベルでの P_T カットは 40GeV と設定されているが、 15GeV のカットで生成したサンプルを用いる。この場合は MLM matching の値も変更さ れ、PS が 15GeV 以上のものが出たときに veto される。

2. Small ΔR サンプル

オリジナルサンプルでは jet 間の ΔR として $\Delta R > 0.7$ が用いられているが、コーンサ イズを半分にして $\Delta R > 0.35$ としたサンプルを生成する。同様に、この場合も MLM matching の値は変更され、 $\Delta R > 0.35$ の PS が出たときに veto される。

PDF に関する不定性

1. PDF サンプル

PDF *も不定性があるので比較する。CTEQ6LからMRST2001Jに変更して比較する。

MLM matching に関する不定性

MLM matching に関しても $P_{T,matching} > P_{T,parton}$, $\Delta R_{matching} > \Delta R_{parton}$ の範囲で設定に は不定性がある。 $P_{T,matching}$, $\Delta R_{matching}$ ともに 40GeV, 0.7 から 50GeV, 1.0 に増加させて以 下の 2 つのサンプルを生成した。

- 2. Matching ΔR =1.0 サンプル

表 7.5 にそれぞれの系統誤差サンプルで標準的な SUSY カットをパスした数とオリジナルサンプルと比較しての不定性を示す。SUSY の主なバックグラウンドは *tī*と W なのでこの 2 つに絞って調べてある。

^{*}パートン分布関数。(Parton Distribution Function) 陽子中のパートンの確率密度関数である。見るエネルギー スケールによって分布が異なる。

表 7.5:	W + iets.	$t\bar{t} + jets$	の系統誤差
11 1.0.	r + jc v	j u + j u	

	W プロセス		top プロセス	
	イベント数	系統誤差(%)	イベント数	系統誤差(%)
オリジナル	2884		6066	
Renormalization	5028	+74.3	10238	+68.8
Factorization	3136	+8.7		
$P_T > 15 \text{GeV}$	7534	+161.2	12552	+107.0
$\Delta R > 0.35$	2659	-7.8	5456	-10.1
PDF	3402	+18.0	8242	+35.9
MLM $P_T > 50 \text{GeV}$	2696	-6.5	5962	-1.7
MLM $\Delta R > 1.0$	3085	+7.0	6264	+3.2

top プロセスの場合は Factorization スケールを小さくしたサンプルは生成していない。top プロセスはそれ自体に多数の jet を含んでいるので、シャワーのスケールの変化による jet 数の 変化が検出効率に与える影響が小さいからである。

基本的に W プロセスも $t\bar{t}$ プロセスも、それぞれのサンプルではおなじ振る舞いを示している。Renormalization スケールを 1/2 にしたものは、それぞれのバーテックスでの α_s が大きくなり、生成断面積が大きくなる。これは Leading Order での評価であるので避けられない。

Factorization スケールを mean(P_T^2 of jet) にしたものも PS 起源の jet は抑制されるが、同じ 理由で微増している。

 $P_T > 15 \text{GeV}$ としたサンプルは ME でソフトな領域までカバーしたものであり、 $\Delta R < 0.35$ としたものはコリニアーな領域まで ME でカバーしたものである。ME の計算は、ソフトやコリニアーな領域で発散し、正しい予言を与えない。ソフトやコリニアーな領域は PS が正しく、 P_T や ΔR カットは PS と ME の切りかえを行うパラメタである。どのパラメタが正しいかは実験から評価すべきである。 $P_T > 15 \text{GeV}$ としたときの不定性はおよそ 100% と大きい。

MLM matching の不定性は P_T , ΔR ともに 10% もなく、バックグラウンドの不定性に与える 影響は小さい。

図 7.11 にオリジナルサンプルと renormalization スケールを小さくしたサンプルの比較を示 す。左から Missing E_T , Effective Mass, Leading jet の P_T 分布で、黒がオリジナルサンプル、 赤が renormalization scale サンプルである。分布の形はほとんど変わらず、残るイベント数が 2 倍程度異なる。

7.4.2 シグナルの系統誤差

今回はシグナルの系統誤差として、Jet のエネルギースケール, Missing E_T スケール, 積分 ルミノシティの3つを考える。Jet のエネルギースケールと Missing E_T スケールはカロリメー ターのキャリブレーションミスなどでのスケールのずれが5% で起こるとして系統誤差とする。 この2つは単純に独立というわけではないが、今回は独立として扱った。また、積分ルミノシ ティのずれも同様に5% 起こりうると仮定して、系統誤差で扱った。

7.4.3 系統誤差を含めた発見能力

積分ルミノシティ1*fb*⁻¹ で、バックグラウンドに系統誤差を含めたときの発見能力が図 7.12 ~ 図 7.15 である。系統誤差を考慮しなかった図 7.7~図 7.10 に加えて、バックグラウンドが大



図 7.11: オリジナルサンプル (黒) と renormalization scale サンプル (赤) の分布の比較



図 7.12: 系統誤差を含めた発見能力 $(\tan \beta = 5)$ 図 7.13: 系統誤差を含めた発見能力 $(\tan \beta = 1)$ 10

きくなる場合と小さくなる場合のエラーを示している。 $m_0, m_{1/2}$ が大きくなる、つまり発見能 力が高くなるエラーは非常に小さい。それに対して、発見能力が低くなるエラーは大きいこと が見て取れる。これは、表 7.5 に示したように、バックグラウンドが増えるエラーは大きいが、 逆に減るエラーは小さいことが原因である。下限の系統誤差は、 $m_{1/2}$ に関して 50GeV 程度で ある。エラーを考慮すると、 $1fb^{-1}$ で $M_{SUSY} \sim 1.4$ TeV 相当の発見が可能である。実験初期で の発見を目指すなら、0 lepton モードか 1 lepton モードが有利である。 m_0 が小さい領域でわ ずかに 0 lepton モードが有利である。2 lepton モードはシグナル数が少なくシグニフィキャン スが小さいため発見能力が低く、エラーも大きい。



図 7.14: 系統誤差を含めた発見能力 (tan β = 図 7.15: 系統誤差を含めた発見能力 (tan β = 30) 50)

第8章 バックグラウンドの評価

SUSY プロセスではバックグラウンドが無視できないため、正確に評価することがきわめて 重要である。前章で述べたように、モンテカルロシミュレーションの不定性が大きいので、バッ クグラウンドをできるだけ実験データから見積もる必要がある。

本章では 0 lepton モードと 1 lepton モードでのバックグラウンドの特徴を考察し、その評価 の方法と SUSY 発見能力に及ぼす影響について論じる。0 lepton モードの評価で 1 lepton モー ドの評価で用いる手法を利用するところがあるので、まず 1 lepton モードの評価から説明する。

8.1 1 lepton mode



1 lepton モードで $M_{SUSY} \sim 1 TeV$ の Effective Mass は図 8.1 のような分布となる。

図 8.1: 1 lepton モードでの Effective Mass 分布

1 lepton モードではハードな lepton と大きな Missing E_T を要求するので、 $t\bar{t}$ プロセスと W プロセスが主なバックグラウンドとなる。標準的な SUSY カットをかけたとき 2 つのバック グラウンドの寄与は $t\bar{t}$ が 9 割、W が 1 割となり、ほぼ全バックグラウンドを占める。ここで、 QCD プロセスも低 Effective Mass 領域では優勢であるが、高領域ではほとんど分布の形に影響を与えないので考慮していない。したがって本論文ではこの二つのみを考える。

以下,評価方法について述べる。

8.1.1 コントロールサンプル

1 lepton モードでの SUSY セレクションではバックグラウンドから W を除くため、Transverse $Mass(M_T)$ のカットを要求する。この値は分解能などを考慮して一般的に 100GeV が用いられ

る。今回バックグラウンドの評価では $M_T < 100 GeV$ の分布をコントロールサンプルとして、 $M_T > 100 GeV$ のバックグラウンドを評価する。比べる 2 つのサンプルはどちらも Transverse Mass カット以外は 1 lepton を要求し、Missing E_T 他,同じカットをかけるので、キネマティックスがほとんど同じものが選択されると考えられる。

この方法の利点は次の2つが考えられる。

- 1. Transverse Mass カットでは基本的に Missing E_T や Jet の P_T 分布ににバイアスはかから ないと考えられる。図 8.2 に、W+jets の M_T と Missing E_T の correlation plot を示す。 M_W 以上では統計は小さくなるが、Missing E_T のスロープはあまり変わっていない。
- 2. コントロールサンプルは $M_T < 100 GeV$ のため、大きな統計を持っており、統計エラーを 小さくできる利点がある。図 8.3 は SUSY シグナルと W+jets の Transverse Mass 分布の 違いを示している。SUSY はおよそフラットな分布であるが、W の統計が $M_T < 100 GeV$ で圧倒的に多いため、コントロールサンプルのスロープは SUSY の影響を軽減でき、バッ クグラウンドの効果をより反映する。



 \boxtimes 8.2: Missing $E_T \succeq$ Transverse Mass \mathcal{O} correction

コントロールサンプルの中の割合は $t\bar{t}$ が 7 割、W が 3 割と割合が $M_T > 100 GeV$ の分布か ら変化する。これは、 $t\bar{t} \rightarrow l\nu l\nu$ プロセスは M_T の大きなほうにテイルを引くからであると考 えられる。また、得られたコントロールサンプルは実バックグラウンドよりも統計量が大きい ので、それに合わせるようにスケールしなければならない。今回は Missing E_T 分布の 100 ~ 200 GeV のビンで規格化する。最適化されたカットを用いる場合は、(最適化した Missing E_T cut ~ 最適化した Missing E_T cut +100 GeV)の値を比較しスケールファクターを導出する。低 Missing E_T 領域では SUSY シグナルの影響が小さいので、スケールを見積もる際にバックグ ラウンドだけの統計量の違いだけが効くため適している。コントロールサンプルを実際のバッ クグラウンドにスケールしたものを評価バックグラウンドとする。

図 8.4 に Effective Mass、Missing E_T , leading Jet の P_T 分布における、実バックグラウンド と評価バックグラウンドの比較を示す。赤が実バックグラウンド、青が評価したバックグラウ



図 8.3: W+jets と SUSY の Transverse Mass 分布の比較

ンドを示す。Missing $E_T > 300$ GeV に残る数は,14.0±3.75(実),15.0±0.35(評価) となる。10% 以下の精度でバックグラウンドの予言が可能である。



図 8.4: 1 lepton モードのバックグラウンドの評価。左が Effective Mass, 右が Missing E_T 分 布である。赤が実バックグラウンド、青が評価したバックグラウンドを示す。

8.1.2 Transvese Massのカット

この節では $M_T = 100 \text{GeV}$ のカットが適切であるかどうか考察する。 M_T カットを 90 GeV と 120 GeV にしたときに Missing $E_T > 300 \text{GeV}$ に残る数を調べると、90 GeV のカットで、20.0±4.47(実)、 17.0±0.32(評価)、120 GeV のカットで、11.2±3.34(実)、8.59±0.17(評価) となる。両カットの場 合とも 100 GeV のときに比べて差が大きくなっている。120 GeV の場合は、 $t\bar{t} \rightarrow l\nu l\nu$ が大き く効いてくるので、評価したバックグラウンドの傾きが大きくなるからである。また、90 GeV はエッジがちょうど形成されるところである。 M_T は Missing E_T を用いて計算し、分解能に 敏感であるから、わずかな誤測定による分布のゆがみに大きな影響を受けてしまい好ましくな い。以上より 100 GeV のカットは適切であるといえる。

8.1.3 SUSY シグナルの効果

実際の実験では $t\bar{t}$, WのバックグラウンドのほかにSUSY シグナルが重なってくるので、評価したバックグラウンドはSUSY シグナルの影響も受けてしまう。図 8.5 にコントロールサンプルにSUSY シグナルを含めたときの結果を示す。



図 8.5: SUSY シグナルを含めたときの 1 lepton モードのバックグラウンドの評価。 左が Effective Mass, 右が Missing E_T 分布である。 赤が実バックグラウンド、青が評価したバックグラウンド を示す。

SUSY シグナルの影響で評価はわずかに over estimate となる。Missing $E_T > 300$ GeV に残る数は,14.0±3.75(実),29.9±0.48(評価)であり、ファクター 2 倍で over estimate となる。この over estimate が SUSY 発見能力に与える影響を次節で考察する。

8.1.4 1 lepton mode でのバックグラウンドの評価を考慮した発見能力

ここでは実際に上記の方法を用いてバックグラウンドの見積もりを行い、発見能力に与える 影響を検証する。図 8.6~図 8.9 が見積もったバックグラウンドを用いて導出した発見能力で ある。

バックグラウンドが増えるのでシグニフィキャンスが下がり発見能力は低下する。ただ、バッ クグラウンドの効果はルートでしか効かないため、大きな低下ではない。前章の結果と比較す ると、 $m_{1/2}$ で 50GeV 程度悪化していることがわかる。 M_{SUSY} に換算した発見応力の低下は 10 %未満であり、 $M_{SUSY} \sim 1.4 TeV$ 程度の SUSY の発見が可能である。

8.2 0 lepton モード

0 lepton モードで $M_{SUSY} \sim 1 TeV$ の Effective Mass は図 8.10 のような分布となる。

0 lepton モードでもハードな jet と大きな Missing E_T を要求するので $t\bar{t}$ プロセスと W プロ セスが主なバックグラウンドとなるが、さらに $Z \rightarrow \nu \nu$ も無視できないバックグラウンドとな



図 8.6: BG 評価後の 11 mode 発見能力 (tan 図 8.7: BG 評価後の 11 mode 発見能力 (tan $\beta = 5$) $\beta = 10$)



図 8.8: BG 評価後の 11 mode 発見能力 (tan 図 8.9: BG 評価後の 11 mode 発見能力 (tan $\beta = 30$) $\beta = 50$)

る。本論文ではこの3つを主に考える。標準的なSUSY カットをかけたとき3つのバックグラ ウンドの寄与は $t\bar{t}$ が5割、Wが3割,Zが2割となる。

0 lepton モードは lepton を要求しないので、1 lepton モードのようにコントロールサンプル から簡単に評価することができない。以下、各プロセスについて、実データを利用して評価す る方法とモンテカルロデータから評価する方法を考える。

8.2.1 W プロセスの評価

0 lepton モードでの W バックグラウンドを 1lepton モードでの W プロセス $(M_T < 100 GeV)$ の分布 (コントロールサンプル) から見積もる。概念図を図 8.11 に示す。

1lepton モードの場合は Transverse Mass カット以外は 1 lepton を要求し、Missing E_T 他同 じカットをかけるので、キネマティックスがほとんど同じものが選択されたが、0 lepton モー ドの場合はキネマティックスが異なる。 $W \rightarrow l\nu$ は本来は lepton が検出されるはずだが、以下 のような理由で見えなくなっている。

1. $W \rightarrow \tau \nu$ の効果

0 lepton モードの場合は、 τ lepton のハドロン崩壊によって lepton (e, μ) が出なかった リ、レプトン崩壊の場合も 2 個以上の neutrino が出るので、単純に比較はできない。



図 8.10: 0 lepton モードの Effective Mass 分布



図 8.11: 0 lepton モードの Effective Mass 分布

- 2. lepton(e, μ)のアクセプタンスの効果 1 lepton モードの場合は lepton(e, μ)は $P_T > 20 GeV$, $|\eta| < 2.5$ に飛んでいるが、0 lepton モードの場合は P_T が小さかったり、 $|\eta|$ が大きかったりして、キネマティックスが異 なる。
- lepton の isolation の効果
 lepton モードの場合は lepton(e, µ) が jet によって"隠れて"いて、isolation カットを満 たさず検知されなくなる場合がある。

各モードの概念図を図 8.12 に示す。それぞれの割合は τ lepton(60%), アクセプタンス外(35%), isolation(5%) となり、 τ lepton とアクセプタンス外となるのが主で、isolation はほぼ 無視できる。以下、それぞれの場合において Effective Mass と Missing E_T 分布を比較する。



図 8.12: 0 lepton モードとなる原因

アクセプタンス外

この場合は Effective Mass と Missig E_T 分布において、実バックグラウンドと評価したバッ クグラウンドは大きくずれる。アクセプタンス外に $e \Leftrightarrow \mu$ が飛んだときは、lepton と同時に W boson から放出される neutrino も大きな $|\eta|$ 方向に飛ぶからである。それを証明するように、 MC Truth での W boson の P_T 分布は大きく異なる。したがって、単純に比較するわけにはい かず、補正が必要である。

今回はW bosonの P_T 分布を利用して補正を行う。仮定として、W プロセスにおける、Effetive Mass, Missing E_T , leading Jet の P_T 分布など、ハードな反応からの崩壊物で作った物理量は W boson の P_T に比例すると考える。実バックグラウンドと評価したバックグラウンドの W boson の P_T 分布の違いを図 8.13 に示す。以下、赤が実バックグラウンド、黒が評価したバッ クグラウンドを示す。アクセプタンス外のときは、その lepton の親である W の P_T は小さくな る。この違いは Effetive Mass, Missing E_T などの違いも説明できると考えられる。よって、こ の P_T 分布から各ビンの値をそれぞれ割って W boson の P_T のウェイト関数 (図 8.14) を作り、 コントロールサンプルに適用する。コントロールサンプルは 1 lepton を要求しているので、W boson の P_T はビジブルな lepton と Missing E_T から計算できる。

$$P_T(Wboson) = \sqrt{(P_{X,l} + \not\!\!\!E_X)^2 + (P_{Y,l} + \not\!\!\!E_Y)^2}$$
(8.1)

この手法の概念図を図 8.15 に示す。

図 8.16、図 8.17 に補正前とウェイト関数による補正後の分布の比較を載せる。

Missing $E_T > 300$ GeV に残る数は補正前が 44.7±6.7(実),103±11(評価) に対して補正後は 45.2±5.0(評価) と大幅に改善する。

 τ lepton

この場合は Effective Mass と Missing E_T において実バックグラウンドと評価バックグラウ ンドはわずかにずれる。前述したとおり、 τ はソフトな e, μ に崩壊したり、余分な neutrino を 放出するのでこの補正を行わなければならない。





図 8.13: W boson の P_T 分布。黒がコントロール サンプル、赤がアクセプタンス外の分布である。

図 8.14: ウェイト関数

Pt of W ←→ Meff, MET, Pt of Jet				
Contolation				
Reference Acceptance (e	,μ)			
Compare W Pt (truth) and make weight func	tion			
Meff MET Pt of let Meff MET Pt of let				
Apply weight function to WPt (visible lepton, MET)				
Meff', MET', Pt of Jet'				

図 8.15: アクセプタンス外の評価の流れ

 τ の場合もソフトな lepton を放出するときは W boson の P_T が小さくなるので、アクセプタ ンス外のときと同様に W boson の P_T を用いた補正をしなければならない。ハドロン崩壊の ときは W boson の P_T は大きくてもよいので、厳密に同じとはいえないが、ウェイト関数にこ の効果も組み込む。さらに、 τ の場合は追加の neutrino も発生するので、Missing E_T に操作 が必要である。今回はウェイト操作後にビジブルな lepton の P_T の 50% を neutrino に足して、 Missing E_T を再計算した。

操作後の分布は図 8.18, 図 8.19 のように非常に一致する。

Missing $E_T > 300$ GeV に残る数は補正前が 104 ± 10 (実), 159 ± 16 (評価) に対して補正後は 102 ± 8.0 (評価) と大幅に改善する。

isolation

この場合は Effective Mass と Missig E_T 分布において、実バックグラウンドと評価したバッ クグラウンドの分布はほとんど同じになる。(図 8.20) もともと、これは割合が小さくほぼ無視 できると考えられるので、これに関しては何の操作も行わない。



図 8.16: アクセプタンス外の分布の評価



図 8.18: *τ* lepton の分布の評価



図 8.17: 補正後のアクセプタンス外の分布の 評価



図 8.19: 補正後の r lepton の分布の評価

まとめ

以上、全てまとめると、図 8.21 のように非常によく一致する。 $Missing E_T > 300 \text{GeV}$ に残る数は補正前が 157 ± 13 (実), 274 ± 28 (評価)に対して補正後は 169 ± 13 (評価)と大幅に改善する。

この方法は、ウェイト関数の導出と、0 lepton になるそれぞれの割合を求める 2 箇所で MC Truth 情報を用いている。また、1 lepton モードのコントロールで W プロセスをうまく反映させる必要がある。この反映の手法については現在調べられているところである。

8.2.2 Z プロセスの評価

0 lepton モードでの $Z(\rightarrow \nu\nu)$ バックグラウンドを評価する。これを評価する方法として、キネマティックスが同じな 2 つのコントロールサンプルを使う方法が考えられる。

- 1. Drell-Yan プロセス $(Z \rightarrow ee, \mu\mu)$
- 2. $W \rightarrow l\nu$

Drell-Yan プロセス

 $Z \rightarrow \nu\nu$ を見積もるために $Z \rightarrow \mu\mu$ を用いる。これは muon を neutrino に置き換えるのと同じになり、キネマテックスも等しいので、評価するのに適している。(図 8.22)



 \boxtimes 8.20: isolation



図 8.21: 補正後の 0 lepton モードにおける W プロセスの評価。左が Effective Mass, 右が Missing E_T 分布である。赤が実バックグラウンド、黒が評価したバックグラウンドを示す。



図 8.22: Drell-Yan プロセスを用いた $Z \rightarrow \nu\nu$ の評価のイメージ

 $Z \rightarrow \nu \nu$ では Missing E_T カットとして、

が用いられたが、これを

に変更する。このとき、 $Z \rightarrow \mu\mu$ のほうは muon の再構成の効率についての補正も必要である。 補正後に比較すると、図 8.23 の Missing E_T 分布のようによく一致する。Missing E_T >300GeV で残る数は、157±13(実),142±39(評価) となる。ただし、 $Z \rightarrow \mu\mu$ は統計量が小さいので評価 も制限される。



図 8.23: Drell-Yan プロセスを用いた評価

 $W \rightarrow l \nu$ を用いた方法

 $W \rightarrow \mu \nu$ を用いても、同様に muon を neutrino に置き換えることにより評価することができる。

Missing E_T **カットは**、

に変更し、 $W \rightarrow \mu\nu$ のほうは muonの再構成の効率についての補正もおこなう。補正後に比較 すると図 8.24の Missing E_T 分布のようによく一致する。Missing E_T >300GeV で残る数は、 157±13(実), 167±12(評価) となる。 $W \rightarrow \mu\nu$ は統計量が $Z \rightarrow \mu\mu$ に比べて 10 倍大きいのでよ りよい精度で評価することが可能となる。

8.2.3 MCの系統誤差を用いたW,Zの評価

前2節においては、W,Z個々に評価したが、この手法ではこれらのキネマティックスの同一 性を利用して、MCを用いて評価する。


図 8.24: $W \rightarrow l\nu$ を用いた評価

前章で説明したように、バックグラウンドにはさまざまな系統誤差がある。これらは、Effective Mass, Missing E_T などの分布は変えないが、分布の規格化に影響を与える。例えば、オリジナ ルサンプルに比べて、renormalization スケールを 1/2 にしたものはトータルイベント数が 70% 増しとなる。これら系統誤差サンプルをミックスさせたものを実データとみなす。このミック スサンプルを pseudo データと呼ぶ。pseudo データとオリジナルサンプルを比較して規格化ス ケールを算出するという算段である。

図 8.25 に評価の流れを示す。まず、 $Z \rightarrow ll$ のオリジナルサンプルと pseudo データを用いて、 規格化スケールを求める。このスケールは $Z \rightarrow \nu\nu$, $W \rightarrow l\nu$ の場合と等しいと考えられるので 同じスケールをオリジナルサンプルに適用する。最後に $Z \rightarrow \nu\nu$, $W \rightarrow l\nu$ それぞれの場合にお いて実データとみなせる pseudo データと比較して、この手法の是非を確認する。



図 8.25: MC の系統誤差を用いた手法

図 8.26 は $Z \rightarrow ll$ における規格化スケールである。規格化スケールは N_{data}/N_{MC} であり、

 $Z \rightarrow ee, Z \rightarrow \mu\mu$ それぞれの場合において求めた。 $Z \rightarrow ee$ の場合は $1.27 \pm 0.21, Z \rightarrow \mu\mu$ の場合は 1.34 ± 0.23 であり、合わせて 1.31 ± 0.15 となる。



図 8.26: $Z \rightarrow ll$ における規格化スケールの $P_T(ll)$ 依存性

この規格化スケールを $Z \rightarrow \nu\nu$, $W \rightarrow l\nu$ に適用し、pseudo データと比較したものが、図 8.27 ~図 8.28 である。Missing $E_T > 300 GeV$ 以上で、 $Z \rightarrow \nu\nu$ の場合は 230 ± 15 (pseudo データ)、 200 ± 23 (評価)、 $W \rightarrow l\nu$ の場合は 190 ± 14 (pseudo データ)、 185 ± 21 (評価) となり、よく一致 しているといえる。今回は leading order での計算であるが、この方法ではさらに higher order の寄与を考察することが重要である。



図 8.27: $Z \rightarrow \nu \nu$ の評価。左が Effective Mass, 右が Missing E_T 分布である。

8.2.4 *tī*プロセスの評価

 $t\bar{t}$ プロセスに関しては現在研究が進められている。 $t\bar{t}$ プロセスも W プロセスの場合と同様に、lepton が何らかの理由で検出されなくなっているので、同じような補正をかければ 1 lepton モードのコントロールサンプルから 0 lepton モードの分布が見積もれると考えられる。よって、ここではコントロールサンプルに $t\bar{t} + jets$ を反映させる方法を簡単に説明する。



図 8.28: $W \rightarrow l\nu$ の評価。左が Effective Mass, 右が Missing E_T 分布である。

top の質量構成

バックグラウンドの中から $t\bar{t} + jets$ を選択する一般的な方法は、top の質量を組むことである。1 lepton の場合を選び、lepton と neutrino の不変質量が W boson の質量になるように組み、さらに jet を用いて、レプトンサイドの $m_{top,lep}$, ハドロンサイドの $m_{W,had}$, $m_{top,had}$ を

$$\chi^{2} = \left(\frac{m_{top,lep} - m_{top}}{\sigma_{top,lep}}\right)^{2} + \left(\frac{m_{top,had} - m_{top}}{\sigma_{top,had}}\right)^{2} + \left(\frac{m_{W,had} - m_{W}}{\sigma_{W,had}}\right)^{2}$$
(8.5)

が最も小さくなるように選ぶ。ただし、この方法は統計量が小さくなってしまうほか、jetマル チプリシティが大きいとき、W + jetsの寄与もある程度拾ってしまう欠点がある。

8.2.5 MCを用いた fitting

ここまでは各バックグラウンドプロセスについて同じサンプルから評価してきたが、コント ロールサンプルを用いるために、実際の実験では1 lepton mode でWを反映させなければなら ない。現在この方法が調べられているが、まだうまくいっている方法は見つかっていない。本 論文ではバックグラウンドの評価を発見能力に還元するに当たって、MCを用いたフィッティ ングで評価する方法を用いる。

MCはさまざまな不定性があるが、それは規格化に関するものであり、分布の形はある程度 信頼できる。したがって、分布の形を信頼し規格化スケールを変化させて、実データにフィッ トさせる。実データはSUSYシグナルが含まれたものを用いる。

しかし、最適化後の分布では、バックグラウンドが十分小さくなっていて、フィットが意味のない場合が数多くあるのは容易に予想できる。バックグラウンドがシグナルに比べて優勢になるのはおよそ Effective Mass が 800GeV 以下の領域である。したがって以下の2通りの場合に分けてバックグラウンドを見積もる。

1. low M_{eff} (<800GeV) にイベントがある場合 この場合は最も小さな M_{eff} を与えるビンにバックグラウンドをフィットさせる。バック グラウンドのウェイトは MC で見積もり、SUSY を含んだ実データにスケールさせる。 2. low M_{eff} (<800GeV) にイベントがない場合 このような場合、大抵バックグラウンドはシグナルに埋もれてしまうので、フィットは困 難である。よって、バックグラウンドのイベント数は MC の値を用いることにする。



8.2.6 0 lepton mode でのバックグラウンドの評価を考慮した発見能力

図 8.29: BG 評価後の 0l mode 発見能力 (tan 図 8.30: BG 評価後の 0l mode 発見能力 (tan $\beta = 5$) $\beta = 10$)



図 8.31: BG 評価後の 01 mode 発見能力 (tan 図 8.32: BG 評価後の 01 mode 発見能力 (tan $\beta = 30$) $\beta = 50$)

ここでは実際に上記の方法を用いてバックグラウンドの見積もりを行い、発見能力に与える 影響を検証する。前節の MC フィッティングを用いた方法で発見能力を見積もったものが図 8.29 ~図 8.32 である。バックグラウンドが増えるのでシグニフィキャンスが下がり発見能力は低下 する。ただ、バックグラウンドの効果はルートでしか効かないため、大きな低下ではない。前 章の結果と比較すると、 $m_{1/2}$ で 50GeV 程度悪化していることがわかる。 M_{SUSY} に換算した 発見能力の低下は 10 %未満であり、 M_{SUSY} ~1.4TeV の SUSY が発見可能である。

第9章 まとめ

本論文では、ATLAS 実験初期データを用いての SUSY 発見を目指すために系統誤差の評価、 セレクションの最適化、そしてバックグラウンドの評価を通して 1*fb*⁻¹ の SUSY の発見能力を 見積もった。

系統誤差の評価

モンテカルロシミュレーションにはさまざまな系統誤差がある。そのうち Generator レベル での P_T のカットが最も大きな不定性を与え、バックグラウンドが最大 2 倍程度になることが わかった。

バックグラウンドの評価

0 lepton mode では、W, Z, *tī* が主なバックグラウンドとなる。系統誤差が大きいため、で きるだけ実際のデータを用いて見積もる方法を考えた。また、そのほかにモンテカルロデータ だけを用いて見積もる方法も実践した。いずれの場合もよく予測できることがわかった。

1 lepton mode は W, $t\bar{t}$ が主なバックグラウンドである。横運動質量 (Transverse Mass, M_T)の大小によって 2 つのサンプルに分け、 $M_T < 100 \text{GeV}$ のものから $M_T > 100 \text{GeV}$ のものを見積 もった。SUSY シグナルを考慮しても $E_T > 300 \text{GeV}$ に残る数をファクター 2 倍の違いで予測 できることがわかった。

SUSY 発見能力

セレクションの最適化と系統誤差を考えた場合、 $M_{SUSY} \sim 1.4$ TeV まで発見可能であることがわかった。見積もったバックグラウンドで調べた場合も、 $m_0 - m_{1/2}$ 平面で $m_{1/2}$ で 50GeV 程度悪化するだけで、発見可能な M_{SUSY} に与える影響は 10% 以下であることがわかった。

Missing E_T validation

Missing E_T は SUSY の発見に非常に重要な物理量であり、これを実験初期に検証する方法 を示した。ミニマムバイアスイベントと W+jets の Transverse Mass を用いると、Missing E_T の分解能を $\sum E_T \sim 600$ GeV まで 10% 以下のエラーで決められることがわかった。

謝辞

本研究を行うにあたり、助言と指導をして下さった小林富雄教授に深く感謝いたします。また、浅井祥仁助教授には、物理や検出器、物理解析など様々な指導をして頂きました。心より感謝いたします。

田中純一氏には解析に関する指導で大変お世話になりました。金谷奈央子氏にはMisisng *E*_T の解析で大変お世話になりました。また、陣内修氏には lepton ID やイベント生成など親身に 教えていただきました。その他、解析グループの方々からは有益なアドバイスをたくさんいた だきました。本当にありがとうございました。

研究を円滑に進められるように計算機の環境を整えてくださった,真下哲郎氏,上田郁夫氏に 深く感謝しております。また ATLAS JAPAN グループの皆様にはいろいろなアドバイスをし ていただきました。どうもありがとうございました。

同期である兼田充君,桑原隆志君,是木玄太君,西村康宏君,森田裕一君のおかげで有意義な研 究生活を過ごすことができました。また研究室の皆様にもいろいろお世話になりました。あり がとうございました。

秘書の湯野栄子さん, 伊藤千代さん, 小野涼子さん, 塚本郁絵さんには大変お世話になりました。本当にありがとうございました。

参考文献

- ATLAS collaboration, ATLAS Detector and Phisics Performance Technical Design Report Volume1, CERN/LHCC/99-14 ATLAS TDR 15, 25 MAY 1999.
- [2] ATLAS collaboration, ATLAS Detector and Phisics Performance Technical Design Report Volume2, CERN/LHCC/99-15 ATLAS TDR 15, 25 MAY 1999.
- [3] ATLAS collaboration, Calorimeter Performance Technical Design Report, CERN/LHCC/96-40 ATLAS TDR 14, 23 Jan 1997
- [4] ATLAS HLT and DAQ, http://www.slac.stanford.edu/exp/atlas/tdaq/index.html
- [5] D.R.Tovey, Inclusive SUSY Searches and Measurements at ATLAS, SHEF-HEP/02-4,
- [6] B.Abbott et al, Measurement of the W boson mass, Phys. Rev. D 52, 092003(1998)
- [7] S.P.Martin, A SUPERSYMMETRY PRIMER, hep-ph/9709376
- [8] geant4 homepage http://wwwasd.web.cern.ch/wwwasd/geant4/geant4.html
- [9] Pythia homepage http://www.thep.lu.se/torbjorn/Pythia.html
- [10] Alpgen homepage http://mlm.home.cern.ch/mlm/alpgen/
- [11] ISAJET homepage http://www.hep.fsu.edu/isajet/
- [12] HERWIG homepage http://hepwww.rl.ac.uk/theory/seymour/herwig/
- [13] Jimmy homepage http://projects.hepforge.org/jimmy/
- [14] Mangano's homepage http://mlm.home.cern.ch/mlm/
- [15] ATLAS SUSY WG https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/Atlas/SUSYWorkingGroup
- [16] ATLAS Jet/EtMiss WG https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/Atlas/JetEtMiss
- [17] ATLAS Internal Note, ATLFAST2.0 a fast simulation package for ATLAS